



# GW2AR 系列 FPGA 产品 数据手册

DS226-2.0, 2022-09-06

版权所有 © 2022 广东高云半导体科技股份有限公司

**GOWIN高云**, Gowin, 晨熙, 高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标, 本手册中提到的其他任何商标, 其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可, 任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

### **免责声明**

本文档并未授予任何知识产权的许可, 并未以明示或暗示, 或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任, 高云半导体保留修改文档中任何内容的权利, 恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

## 版本信息

| 日期         | 版本    | 说明   |
|------------|-------|--|
| 2016/10/20 | 1.00  | 初始版本。  |
| 2017/03/27 | 1.01  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新器件命名插图；</li> <li>● 增加电气特性参数说明信息。</li> </ul>   |
| 2017/05/24 | 1.02  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 增加 LQ176 封装相关描述；</li> <li>● 增加 SDR SDRAM 接口 3.3V 电平限制描述；</li> <li>● 增加 DDR SDRAM 描述。</li> </ul>   |
| 2017/07/19 | 1.03  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新电气特性参数和 MSPI。</li> </ul>  |
| 2017/09/22 | 1.04  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新 LQ 封装的尺寸大小；</li> <li>● LQ176 封装的 VCCX 和 VCCO2/3/6/7 接 2.5V 电压。</li> </ul>  |
| 2017/11/08 | 1.05  | 更新 DSP 模块描述。   |
| 2017/12/08 | 1.06  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 增加对最大用户 IO 数量的说明；</li> <li>● 去掉 IDDR/ODDR 的 RESET 信号，更新带 memory 的 IO 接口描述。</li> </ul>   |
| 2018/01/05 | 1.07  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新供电电压描述；</li> <li>● 列出每种封装可用的 PLL，更新每种封装的 PLL 供电。</li> </ul>   |
| 2018/04/08 | 1.08  | 修改关于最大用户 IO 数量的说明。   |
| 2018/05/03 | 1.09  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新 DCS 上升沿模式和下降沿模式时序图；</li> <li>● Vccx 支持 2.5V 和 3.3V，给 SDR SDRAM 和 DDR SDRAM 供电时分别给 3.3V 和 2.5V。</li> </ul>  |
| 2018/05/11 | 1.1   | MODE 管脚可以复用为 GPIO，修改用户 IO 信息。  |
| 2018/08/01 | 1.2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新 PLL 结构框图，输入时钟为 CLKIN；</li> <li>● 增加空白芯片默认系统管脚状态描述。</li> </ul>  |
| 2018/08/30 | 1.3   | GW2AR-18 QN88 内嵌 SDRAM 的器件 VccO2/6/7 与 Vccx 内部连接在一起。   |
| 2018/11/12 | 1.4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 增加 GW2AR-18 QN88P 及 EQ144P 内嵌 PSRAM 的信息；</li> <li>● 更新器件命名。</li> </ul>  |
| 2019/01/09 | 1.5   | 更新存储器参考文档。   |
| 2019/04/01 | 1.6   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 电气特性中的环境温度更新为结温；</li> <li>● 新增 EQ176 封装。</li> </ul>   |
| 2019/11/22 | 1.7   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 修正最大 I/O；</li> <li>● 修正 LQ144/EQL144/LQ176/EQ176 封装尺寸；</li> <li>● 更新延迟模块描述。</li> </ul>  |
| 2020/03/10 | 1.8   | 完善 GW2AR-18 内存储器的位宽及容量信息。  |
| 2020/06/19 | 1.8.1 | 完善封装名称及器件命名图示。   |
| 2020/08/07 | 1.9   | 新增 QN88PF 封装和 EQ144PF 封装。  |
| 2021/05/28 | 1.9.1 | 新增 PG256S 封装。  |
| 2022/05/25 | 1.9.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新 I/O 推荐工作条件。</li> <li>● 修改电源电压上升斜率。</li> </ul>  |
| 2022/09/06 | 2.0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新差分输入门限 <math>V_{THD}</math> 的最大值；</li> <li>● 增加关于 DC 电流限制的注释；</li> <li>● 更新表 4-3 电源上升斜率；</li> <li>● 更新表 4-8 推荐工作范围内 DC 电气特性；</li> <li>● 更新图 3-1 结构概念示意图。</li> </ul> |

# 目录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 目录 .....                | <b>i</b>  |
| 图目录 .....               | <b>iv</b> |
| 表目录 .....               | <b>vi</b> |
| <b>1 关于本手册 .....</b>    | <b>1</b>  |
| 1.1 手册内容 .....          | 1         |
| 1.2 相关文档 .....          | 1         |
| 1.3 术语、缩略语 .....        | 2         |
| 1.4 技术支持与反馈 .....       | 3         |
| <b>2 产品概述 .....</b>     | <b>4</b>  |
| 2.1 特性概述 .....          | 4         |
| 2.2 产品信息列表 .....        | 5         |
| <b>3 结构介绍 .....</b>     | <b>7</b>  |
| 3.1 结构框图 .....          | 7         |
| 3.2 Memory .....        | 8         |
| 3.2.1 SDR SDRAM .....   | 8         |
| 3.2.2 DDR SDRAM .....   | 9         |
| 3.2.3 PSRAM .....       | 10        |
| 3.3 可配置功能单元 .....       | 11        |
| 3.3.1 可配置逻辑单元 .....     | 11        |
| 3.3.2 布线资源单元 .....      | 13        |
| 3.4 输入输出模块 .....        | 13        |
| 3.4.1 I/O 电平标准 .....    | 14        |
| 3.4.2 I/O 逻辑 .....      | 16        |
| 3.4.3 I/O 逻辑工作模式 .....  | 18        |
| 3.5 块状静态随机存储器模块 .....   | 23        |
| 3.5.1 简介 .....          | 23        |
| 3.5.2 存储器配置模式 .....     | 24        |
| 3.5.3 存储器混合数据宽度配置 ..... | 25        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 3.5.4 字节使能功能配置 .....          | 26        |
| 3.5.5 校验位功能配置 .....           | 26        |
| 3.5.6 同步操作 .....              | 26        |
| 3.5.7 上电情况 .....              | 27        |
| 3.5.8 BSRAM 操作模式 .....        | 27        |
| 3.5.9 时钟模式 .....              | 28        |
| 3.6 数字信号处理模块 .....            | 30        |
| 3.6.1 简介 .....                | 30        |
| 3.6.2 DSP 操作模式配置 .....        | 33        |
| 3.7 时钟 .....                  | 33        |
| 3.7.1 全局时钟网络 .....            | 34        |
| 3.7.2 锁相环 .....               | 37        |
| 3.7.3 高速时钟 .....              | 39        |
| 3.7.4 DDR 存储器接口时钟管理 DQS ..... | 39        |
| 3.8 长线 .....                  | 40        |
| 3.9 全局复置位 .....               | 40        |
| 3.10 编程配置 .....               | 40        |
| 3.11 片内晶振 .....               | 41        |
| <b>4 电气特性 .....</b>           | <b>42</b> |
| 4.1 工作条件 .....                | 42        |
| 4.1.1 绝对最大范围 .....            | 42        |
| 4.1.2 推荐工作范围 .....            | 42        |
| 4.1.3 电源上升斜率 .....            | 43        |
| 4.1.4 热插拔特性 .....             | 43        |
| 4.1.5 POR 特性 .....            | 43        |
| 4.2 ESD 性能 .....              | 43        |
| 4.3 DC 电气特性 .....             | 44        |
| 4.3.1 推荐工作范围 DC 电气特性 .....    | 44        |
| 4.3.2 静态电流 .....              | 45        |
| 4.3.3 I/O 推荐工作条件 .....        | 46        |
| 4.3.4 单端 I/O DC 电气特性 .....    | 47        |
| 4.3.5 差分 I/O DC 电气特性 .....    | 48        |
| 4.4 AC 开关特性 .....             | 49        |
| 4.4.1 CFU 开关特性 .....          | 49        |
| 4.4.2 BSRAM 开关特性 .....        | 49        |
| 4.4.3 DSP 开关特性 .....          | 49        |

---

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 4.4.4 Gearbox 开关特性..... | 49        |
| 4.4.5 时钟和 I/O 开关特性..... | 50        |
| 4.4.6 片内晶振开关特性.....     | 50        |
| 4.4.7 锁相环开关特性.....      | 50        |
| 4.5 编程接口时序标准.....       | 50        |
| <b>5 器件订货信息.....</b>    | <b>51</b> |
| 5.1 器件命名.....           | 51        |
| 5.2 器件封装标识示例.....       | 52        |

# 图目录

|   |    |
|---|----|
| 图 3-1 结构概念示意图 .....                         | 7  |
| 图 3-2 CFU 结构示意图 .....                       | 11 |
| 图 3-3 CLS 中的寄存器示意图 .....                    | 12 |
| 图 3-4 IOB 结构示意图 .....                       | 13 |
| 图 3-5 GW2AR 系列 FPGA 产品 I/O Bank 分布示意图 ..... | 14 |
| 图 3-6 I/O 逻辑输出示意图 .....                     | 16 |
| 图 3-7 I/O 逻辑输入示意图 .....                     | 16 |
| 图 3-8 IODELAY 示意图 .....                     | 17 |
| 图 3-9 GW2AR 的 I/O 寄存器示意图 .....              | 17 |
| 图 3-10 GW2AR 的 IEM 示意图 .....                | 17 |
| 图 3-11 普通模式下的 I/O 逻辑结构示意图 .....             | 18 |
| 图 3-12 SDR 模式下的 I/O 逻辑结构示意图 .....           | 19 |
| 图 3-13 I/O 逻辑的 DDR 输入示意图 .....              | 19 |
| 图 3-14 I/O 逻辑的 DDR 输出示意图 .....              | 19 |
| 图 3-15 I/O 逻辑的 IDES4 输入示意图 .....            | 20 |
| 图 3-16 I/O 逻辑的 OSER4 输出示意图 .....            | 20 |
| 图 3-17 I/O 逻辑的 IVideo 输入示意图 .....           | 20 |
| 图 3-18 I/O 逻辑的 OVideo 输出示意图 .....           | 20 |
| 图 3-19 I/O 逻辑的 IDES8 输入示意图 .....            | 21 |
| 图 3-20 I/O 逻辑的 OSER8 输出示意图 .....            | 21 |
| 图 3-21 I/O 逻辑的 IDES10 输入示意图 .....           | 21 |
| 图 3-22 I/O 逻辑的 OSER10 输出示意图 .....           | 21 |
| 图 3-23 IO 逻辑的 IDDR_MEM 输入示意图 .....          | 22 |
| 图 3-24 IO 逻辑的 ODDR_MEM 输出示意图 .....          | 22 |
| 图 3-25 IO 逻辑的 IDES4_MEM 输入示意图 .....         | 22 |
| 图 3-26 IO 逻辑的 OSER4_MEM 输出示意图 .....         | 22 |
| 图 3-27 IO 逻辑的 IDES8_MEM 输入示意图 .....         | 23 |
| 图 3-28 IO 逻辑的 OSER8_MEM 输出示意图 .....         | 23 |
| 图 3-29 单端口、伪双端口及双端口模式下的流水线模式 .....          | 27 |
| 图 3-30 独立时钟模式 .....                         | 29 |
| 图 3-31 读写时钟模式 .....                         | 29 |
| 图 3-32 单端口时钟模式 .....                        | 29 |
| 图 3-33 DSP 宏单元 .....                        | 31 |

|   |    |
|---|----|
| 图 3-34 GW2AR 时钟资源.....                  | 34 |
| 图 3-35 GCLK 象限分布示意图 .....               | 35 |
| 图 3-36 DQCE 结构示意图 .....                 | 36 |
| 图 3-37 DCS 接口示意图.....                   | 36 |
| 图 3-38 DCS Rising Edge 模式下的时序示意图.....   | 36 |
| 图 3-39 DCS Falling Edge 模式下的时序示意图 ..... | 37 |
| 图 3-40 PLL 示意图 .....                    | 37 |
| 图 3-41 GW2AR HCLK 示意图.....              | 39 |
| 图 3-42 DQS 示意图 .....                    | 40 |
| 图 5-1 器件命名方法-ES .....                   | 51 |
| 图 5-2 器件命名方法-Production.....            | 52 |
| 图 5-3 器件封装标识示例.....                     | 52 |



# 表目录

|   |    |
|---|----|
| 表 1-1 术语、缩略语 .....                              | 2  |
| 表 2-1 产品信息列表 .....                              | 5  |
| 表 2-2 GW2AR-18 列表 .....                         | 6  |
| 表 2-3 GW2AR 封装和最大用户 I/O 信息 .....                | 6  |
| 表 3-1 CLS 中寄存器模块信号说明 .....                      | 12 |
| 表 3-2 GW2AR 系列 FPGA 产品支持的输出 I/O 类型及部分可选配置 ..... | 15 |
| 表 3-3 端口介绍 .....                                | 16 |
| 表 3-4 BSRAM 信号功能 .....                          | 24 |
| 表 3-5 存储器配置列表 .....                             | 24 |
| 表 3-6 双端口混合读写数据宽度配置列表 .....                     | 26 |
| 表 3-7 伪双端口混合读写数据宽度配置列表 .....                    | 26 |
| 表 3-8 时钟模式配置列表 .....                            | 28 |
| 表 3-9 DSP 端口描述 .....                            | 31 |
| 表 3-10 内部寄存器描述 .....                            | 32 |
| 表 3-11 PLL 端口定义 .....                           | 38 |
| 表 3-12 片内晶振的输出频率选项 .....                        | 41 |
| 表 4-1 绝对最大范围 .....                              | 42 |
| 表 4-2 推荐工作范围 .....                              | 42 |
| 表 4-3 电源上升斜率 .....                              | 43 |
| 表 4-4 热插拔特性 .....                               | 43 |
| 表 4-5 POR 电压标准 .....                            | 43 |
| 表 4-6 GW2AR ESD - HBM .....                     | 43 |
| 表 4-7 GW2AR ESD - CDM .....                     | 43 |
| 表 4-8 推荐工作范围内 DC 电气特性 .....                     | 44 |
| 表 4-9 静态电流 .....                                | 45 |
| 表 4-10 I/O 推荐工作条件 .....                         | 46 |
| 表 4-11 单端 I/O DC 电气特性 .....                     | 47 |
| 表 4-12 差分 I/O DC 电气特性 .....                     | 48 |
| 表 4-13 CFU 时序参数 .....                           | 49 |
| 表 4-14 BSRAM 时序参数 .....                         | 49 |
| 表 4-15 DSP 时序参数 .....                           | 49 |
| 表 4-16 Gearbox 时序参数 .....                       | 49 |
| 表 4-17 外部开关特性 .....                             | 50 |

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| 表 4-18 片内晶振特性参数..... | 50 |
| 表 4-19 PLL 特性参数..... | 50 |

# 1 关于本手册

## 1.1 手册内容

GW2AR 系列 FPGA 产品数据手册主要包括高云半导体 GW2AR 系列 FPGA 产品特性概述、产品资源信息、内部结构介绍、电气特性、编程接口时序以及器件订货信息，帮助用户快速了解高云半导体 GW2AR 系列 FPGA 产品以及特性，有助于器件选型及使用。

## 1.2 相关文档

通过登录高云半导体网站 [www.gowinsemi.com.cn](http://www.gowinsemi.com.cn) 可以下载、查看以下相关文档：

1. [DS226, GW2AR 系列 FPGA 产品数据手册](#)
2. [UG290, Gowin FPGA 产品编程配置手册](#)
3. [UG229, GW2AR 系列 FPGA 产品封装与管脚手册](#)
4. [UG115, GW2AR-18 器件 Pinout 手册](#)

## 1.3 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

**表 1-1 术语、缩略语**

| 术语、缩略语 | 全称   | 含义             |
|--------|--|----------------|
| FPGA   | Field Programmable Gate Array              | 现场可编程门阵列       |
| SIP    | System in Package                          | 系统级封装          |
| SDRAM  | Synchronous Dynamic RAM                    | 同步动态随机存储器      |
| CFU    | Configurable Function Unit                 | 可配置功能单元        |
| CLS    | Configurable Logic Section                 | 可配置逻辑块         |
| CRU    | Configurable Routing Unit                  | 可编程布线单元        |
| LUT4   | 4-input Look-up Table                      | 4 输入查找表        |
| LUT5   | 5-input Look-up Table                      | 5 输入查找表        |
| LUT6   | 6-input Look-up Table                      | 6 输入查找表        |
| LUT7   | 7-input Look-up Table                      | 7 输入查找表        |
| LUT8   | 8-input Look-up Table                      | 8 输入查找表        |
| REG    | Register                                   | 寄存器            |
| ALU    | Arithmetic Logic Unit                      | 算术逻辑单元         |
| IOB    | Input/Output Block                         | 输入输出模块         |
| SSRAM  | Shadow Static Random Access Memory         | 分布式静态随机存储器     |
| BSRAM  | Block Static Random Access Memory          | 块状静态随机存储器      |
| SP     | Single Port 16K BSRAM                      | 16K 单端口 BSRAM  |
| SDP    | Semi Dual Port 16K BSRAM                   | 16K 伪双端口 BSRAM |
| DP     | True Dual Port 16K BSRAM                   | 16K 双端口 BSRAM  |
| DSP    | Digital Signal Processing                  | 数字信号处理         |
| TDM    | Time Division Multiplexing                 | 时分复用           |
| DQCE   | Dynamic Quadrant Clock Enable              | 动态象限时钟使能       |
| DCS    | Dynamic Clock Selector                     | 动态时钟选择器        |
| PLL    | Phase-locked Loop                          | 锁相环            |
| GPIO   | Gowin Programmable IO                      | Gowin 可编程通用管脚  |
| CS     | WLCSP(Wafer-Level Chip Scale Package)      | 晶圆级芯片封装        |
| MG     | MBGA(Micro Ball Grid Array Package)        | 微型球栅阵列封装       |
| LQ     | LQFP(Low-profile Quad Flat Package)        | 薄型四方扁平封装       |
| EQ     | ELQFP(E-pad Low-profile Quad Flat Package) | 有接地环的薄型四方扁平封装  |
| PG     | PBGA(Plastic Ball Grid Array Package)      | 塑料球栅阵列封装       |
| UG     | UBGA(Ultra Ball Grid Array Package)        | 增强型球栅阵列封装      |
| QN     | QFN(Quad Flat No-lead)                     | 四方扁平无引脚封装      |

## 1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：[www.gowinsemi.com.cn](http://www.gowinsemi.com.cn)

E-mail: [support@gowinsemi.com](mailto:support@gowinsemi.com)

Tel: +86 755 8262 0391

# 2 产品概述

高云半导体 GW2AR 系列 FPGA 产品是高云半导体晨熙®家族第一代产品，是一款系统级封装芯片，在 GW2A 系列基础上集成了丰富容量的 SDRAM 存储芯片，同时具有 GW2A 系列高性能的 DSP 资源，高速 LVDS 接口以及丰富的 BSRAM 存储器资源，这些内嵌的资源搭配精简的 FPGA 架构以及 55nm 工艺使 GW2AR 适用于高速低成本的应用场合。

高云半导体提供面向市场自主研发的新一代 FPGA 硬件开发环境，支持 GW2AR 系列 FPGA 产品，能够完成 FPGA 综合、布局、布线、产生数据流文件及下载等一站式工作。

## 2.1 特性概述

- 低功耗
  - 55nm SRAM 工艺
  - 核电压：1.0V
  - 支持时钟动态打开/关闭
- 集成 SDRAM 系统级封装芯片
- 支持多种 I/O 电平标准
  - LVCMOS33/25/18/15/12; LVTTTL33, SSTL33/25/18 I, II, SSTL15; HSTL18 I, II, HSTL15 I; PCI, LVDS25, RSDS, LVDS25E, BLVDSE
  - MLVDSE, LVPECLE, RSDSE
  - 提供输入信号去迟滞选项
  - 支持 4mA、8mA、16mA、24mA 等驱动能力
  - 提供输出信号 Slew Rate 选项
  - 提供输出信号驱动电流选项
  - 对每个 I/O 提供独立的 Bus Keeper、上拉/下拉电阻及 Open Drain 输出选项
  - 支持热插拔
- 高性能 DSP 模块
  - 高性能数字信号处理能力
  - 支持 9 x 9, 18 x 18, 36 x 36bit 的乘法运算和 54bit 累加器
  - 支持多个乘法器级联
  - 支持寄存器流水线和旁路功能
  - 预加运算实现滤波器功能
  - 支持桶形移位寄存器
- 丰富的基本逻辑单元

- 4 输入 LUT(LUT4)
- 支持移位寄存器和分布式存储器
- 支持多种模式的静态随机存储器
  - 支持双端口、单端口以及伪双端口模式
  - 支持字节写使能
- 灵活的 PLL 资源
  - 实现时钟的倍频、分频和相移
  - 全局时钟网络资源
- 编程配置模式
  - 支持 JTAG 配置模式
  - 支持 4 种 GowinCONFIG 配置模式：SSPI、MSPI、CPU、SERIAL
  - 支持数据流文件加密和安全位设置

## 2.2 产品信息列表

表 2-1 产品信息列表

| 器件                        | GW2AR-18   |
|---------------------------|------------|
| 逻辑单元(LUT4)                | 20,736     |
| 寄存器(FF)                   | 15,552     |
| 分布式静态随机存储器<br>SSRAM(bits) | 41,472     |
| 块状静态随机存储器<br>BSRAM(bits)  | 828K       |
| 块状静态随机存储器数目<br>BSRAM(个)   | 46         |
| SDR / DDR SDRAM(bits)     | 64M / 128M |
| PSRAM(bits)               | 64M        |
| 乘法器(18 x 18 Multiplier)   | 48         |
| 最多锁相环 <sup>1</sup> (PLLs) | 4          |
| I/O Bank 总数               | 8          |
| 最大 I/O 数                  | 384        |
| 核电压                       | 1.0V       |

注！

[1]不同封装支持的锁相环数量不同，最多支持 4 个锁相环；

表 2-2 GW2AR-18 列表

| 封装                        | 器件       | Memory 类型 | 位宽      | 容量        | 可用的 PLL                 |
|---------------------------|----------|-----------|---------|-----------|-------------------------|
| LQ144 <sup>[1]</sup>      | GW2AR-18 | SDR SDRAM | 32 bits | 64M bits  | PLLL0/PLLL1/PLLR0/PLLR1 |
| EQ144 <sup>[1]</sup>      | GW2AR-18 | SDR SDRAM | 32 bits | 64M bits  |                         |
| EQ144P <sup>[1][2]</sup>  | GW2AR-18 | PSRAM     | 16 bits | 64M bits  |                         |
| EQ144PF <sup>[1][2]</sup> | GW2AR-18 | PSRAM     | 16 bits | 64M bits  |                         |
| QN88                      | GW2AR-18 | SDR SDRAM | 32 bits | 64M bits  | PLLL1/ PLLR1            |
| QN88P <sup>[2]</sup>      | GW2AR-18 | PSRAM     | 16 bits | 64M bits  |                         |
| QN88PF <sup>[2]</sup>     | GW2AR-18 | PSRAM     | 16 bits | 64M bits  |                         |
| LQ176                     | GW2AR-18 | DDR SDRAM | 16 bits | 128M bits | PLLL1/PLLR0/PLLR1       |
| EQ176                     | GW2AR-18 | DDR SDRAM | 16 bits | 128M bits |                         |

注!

- [1] LQ144 封装和 EQ144 / EQ144P / EQ144PF 封装的 V<sub>CCPLL1</sub> 与 V<sub>CC</sub> 内部短接在一起，详细信息请参考表 4-2。
- [2] “P” 表示 PSRAM；“F” 表示与 QN88P/EQ144P 相比，QN88PF/EQ144PF 调整了部分管脚。

表 2-3 GW2AR 封装和最大用户 I/O 信息

| 封装      | 间距(mm) | 尺寸(mm)  | E-pad 尺寸(mm) | GW2AR-18 |
|---------|--------|---------|--------------|----------|
| LQ144   | 0.5    | 20 x 20 | -            | 120(35)  |
| EQ144   | 0.5    | 20 x 20 | 9.74 x 9.74  | 120(35)  |
| EQ144P  | 0.5    | 20 x 20 | 9.74 x 9.74  | 120(35)  |
| EQ144PF | 0.5    | 20 x 20 | 9.74 x 9.74  | 120(35)  |
| QN88    | 0.4    | 10 x 10 | 6.74 x 6.74  | 66(22)   |
| QN88P   | 0.4    | 10 x 10 | 6.74 x 6.74  | 66(22)   |
| QN88PF  | 0.4    | 10 x 10 | 6.74 x 6.74  | 66(22)   |
| LQ176   | 0.4    | 20 x 20 | -            | 140(45)  |
| EQ176   | 0.4    | 20 x 20 | 6 x 6        | 140(45)  |
| PG256S  | 1.0    | 17 x 17 | -            | 192(62)  |

注!

- 文档中 GW2AR 系列 FPGA 产品封装命名采用缩写的方式，请参考 5.1 器件命名。
- JTAGSEL\_N 和 JTAG 管脚是互斥管脚，JTAGSEL\_N 引脚和 JTAG 下载的 4 个引脚（TCK、TDI、TDO、TMS）不可同时复用为 I/O，此表格的数据为 JTAG 下载的 4 个引脚复用为 I/O 时的情况。详细信息请参考 [UG229, GW2AR 系列 FPGA 产品封装与管脚手册](#)。



# 3 结构介绍

## 3.1 结构框图

图 3-1 结构概念示意图

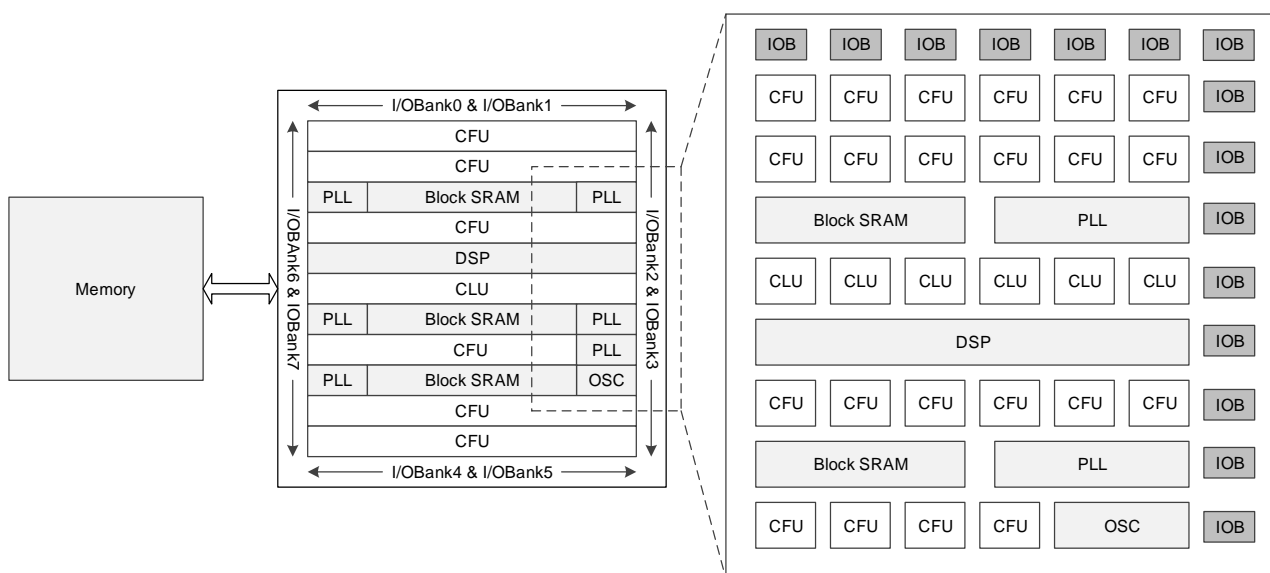


图 3-1 为 GW2AR 系列 FPGA 产品结构示意图，GW2AR 为系统级封装芯片（SIP），集成了高云半导体 GW2A 系列 FPGA 产品及存储芯片。存储芯片特性和概述请参见 [3.2 Memory](#)。

GW2AR 器件内部资源数量详细资料请参考表 2-1。器件内部是一个逻辑单元阵列，外围是输入输出模块(IOB)，器件内嵌了静态随机存储器（BSRAM）模块、数字信号处理模块 DSP、PLL 资源和片内晶振。

GW2AR 系列 FPGA 产品基本的组成部分为可配置功能单元(CFU, Configurable Logic Unit)。在器件内部按照行、列式矩阵排列，不同容量的器件行数和列数不同。可配置功能单元（CFU）可以配置成查找表（LUT4）模式、算术逻辑模式和存储器模式。详细资料请参考 [3.3 可配置功能单元](#)。

GW2AR 系列 FPGA 产品的 I/O 资源分布在器件外围，以 Bank 为单位

划分，共分为 8 个 Bank，标注为 Bank0~Bank7。I/O 资源支持多种电平标准，支持普通工作模式、SDR 工作模式、通用 DDR 模式和 DDR\_MEM 模式。详细资料请参考 [3.4 输入输出模块](#)。

GW2AR 系列 FPGA 产品的块状静态随机存储器（BSRAM）在器件内部按照行排列。一个 BSRAM 的容量大小为 18Kbits，支持多种配置模式和操作模式。详细资料请参考 [3.5 块状静态随机存储器模块](#)。

GW2AR 系列 FPGA 产品中内嵌了数字信号处理模块 DSP。DSP 在器件内部按照行排列，每个 DSP 包含两个宏单元，每个宏单元包含两个前加法器(pre-adders)，两个 18 位的乘法器(multipliers)和一个三输入的算术/逻辑运算单元(ALU54)。详细资料请参考 [3.6 数字信号处理模块](#)。

GW2AR 系列 FPGA 产品内嵌了锁相环 PLL 资源。高云半导体 PLL 模块能够提供可以综合的时钟频率，通过配置不同的参数可以进行时钟的频率调整(倍频和分频)、相位调整、占空比调整等功能。同时产品内嵌可编程片内晶振，支持 2.5MHz 到 125MHz 的时钟频率范围，为 MSPI 编程配置模式提供时钟。片内晶振提供可编程的用户时钟，时钟精度可达±5%。详细资料请参考 [3.7 时钟](#)、[3.11 片内晶振](#)。

此外，FPGA 器件内置了丰富的可编程布线单元(CRU, Configurable Routing Unit)，为 FPGA 内部的所有资源提供连接关系。可配置功能单元（CFU）和 IOB 内部都分布着布线资源，连通了 CFU 内部资源和 IOB 内部的逻辑资源。布线资源可通过高云半导体云源软件自动生成。此外，GW2AR 系列 FPGA 产品还提供了丰富的专用时钟网络资源，长线资源，全局置复位，以及编程选项等。详细资料行参考 [3.7 时钟](#)、[3.8 长线](#)、[3.9 全局复置位](#)。

## 3.2 Memory

GW2AR 系列 FPGA 产品不同的封装，集成的 Memory 的容量和类型不一样，详细信息请参考 [2.2 产品信息列表](#)。

### 3.2.1 SDR SDRAM

#### 特性

- 存取时间：5.4ns/5.4ns
- 时钟频率：166MHz
- 数据位宽：32bits
- 容量：64Mbits
- 同步操作
- 内部流水线结构
- 内部划分为四个块（512K x 32bits x 4bank）
- 模式编程寄存器
  - 列地址选通脉冲时间延迟：2 或者 3
  - 突发长度：1、2、4、8 字节或者整页
  - 突发类型：顺序模式或者间隔模式
  - 突发读单字节写功能
  - 突发停止功能

- 字节屏蔽功能
- 自动刷新和自刷新
- 4,096 刷新周期/64ms
- 3.3V±0.3V 供电电压<sup>1</sup>
- LVTTL 接口

注!

器件供电请参考表 4-2。

### 概述

GW2AR 系列 FPGA 产品集成的 SDR SDRAM 是一个高速的 CMOS 同步 DRAM 芯片，容量为 64Mbits。内部包括四个 BANK，每个 BANK 大小为 512K x32 bits，每个 BANK 由 2,048 行 x 256 列 x 32bit 的存储阵列组成。支持读操作和写操作突发模式，用户设置突发模式的起始位置和突发长度即可，SDR SDRAM 根据设置的数据长度顺序编程写入或读出。操作时需要先给出激活命令，然后可以进行读或写操作。读操作或写操作突发长度支持 1、2、4、8 字节或页模式，可以在编程模式寄存器中设置选择。使能自动预充电功能提供定时行预充电，预充电在突发模式结束后启动。SDR SDRAM 提供自动刷新功能及自刷新功能，此外，还提供了编程模式寄存器，用户可以选择最合适的模式使系统性能达到最优。

SDR SDRAM 接口的供电电压为 3.3V，连接 SDR SDRAM 的 BANK 电压需要固定到 3.3V，详细信息请参考 [4 电气特性>4.1 工作条件>表 4-2](#)。

高云半导体云源软件 IP Core Generator 支持内嵌/外部的 SDR SDRAM 控制器的 IP。控制器的 IP 可以自动完成 SDRAM 上电初始化，激活，自动刷新等操作，用户按照控制器的读/写时序操作即可，详细信息请参考 [IPUG279, Gowin SDRAM 控制器用户指南](#)。

## 3.2.2 DDR SDRAM

### 特性

- 时钟频率：250MHz/200MHz
- 数据位宽：16bits
- 容量：128M bits
- 差分时钟输入信号 CLK 和~CLK
- 双向 DQS
- 同步操作
- 内部流水线结构
- 四个 BANK，每个 BANK 大小为 2M x 16 bits
- 可编程模式和扩展模式寄存器
  - 列地址选通脉冲时间延迟：2, 2.5, 3
  - 突发长度：2, 4, 8
  - 突发类型：顺序模式或者间隔模式
- 字节屏蔽功能
- DM 写延迟为 0
- 自动刷新和自刷新

- 4,096 刷新周期/64ms
- 预充电和掉电激活
- 2.5V±0.2V 供电电压<sup>1</sup>
- SSTL\_2 接口

注!

器件供电请参考表 4-2 推荐工作范围。

### 概述

GW2AR 系列 FPGA 产品集成的 DDR SDRAM 是一个高速的 CMOS 双沿数据采样的同步 DRAM 芯片，容量为 128Mbits。内部包括四个 BANK，每个 BANK 大小为 2M x 16 bits。所有输入以时钟上升沿作为参考，时钟的上升沿和下降沿读出数据。支持读操作和写操作突发模式，用户设置突发模式的起始位置和突发长度即可，DDR SDRAM 根据设置的数据长度顺序编程写入或读出。上电后操作进行之前需要先给出激活命令，然后可以进行读或写操作，支持突发长度为 2,4,8 的读和写。使能自动预充电功能提供定时行预充电，预充电在突发模式结束后启动。DDR SDRAM 提供自动刷新功能及自刷新功能。DDR SDRAM 提供了编程模式寄存器和扩展模式寄存器，用户可以选择最合适的模式使系统性能达到最优。

DDR SDRAM 接口的供电电压为 2.5V，连接 DDR SDRAM 的 BANK 电压需要固定到 2.5V，详细信息请参考 [4 电气特性>4.1 工作条件>表 4-2 推荐工作范围](#)。

高云半导体云源软件 IP Core Generator 支持内嵌/外部的 DDR 控制器的 IP，控制器的 IP 可以自动完成 DDR 上电初始化，读校准，自动刷新等操作，用户按照控制器的读/写时序操作即可，详细信息请参考 [IPUG507, Gowin DDR Memory Interface IP 用户指南](#)。

## 3.2.3 PSRAM

### 特性

- 时钟频率 166MHz，最快可达 DDR332
- 双沿数据传输
- 数据位宽：16bits
- 读写数据锁存 RWDS
- 温度补偿刷新
- 部分阵列自动刷新 PASR
- 混合休眠模式
- 深度省电 DPD
- 驱动能力：35,50,100 和 200 欧姆
- 突发访问
- 16/32/64/128 字节突发模式
- 状态/控制寄存器
- 1.8V 供电电压<sup>1</sup>

PSRAM 接口的供电电压为 1.8V，连接 PSRAM 的 BANK 电压需要固定到 1.8V，详细信息请参考 4.1。

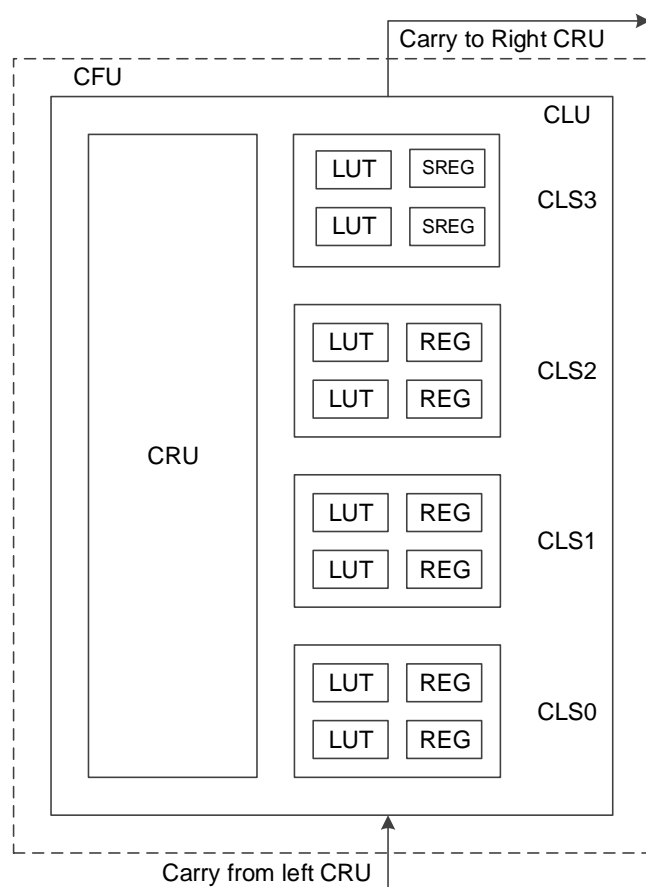
高云半导体云源软件 IP Core Generator 支持内嵌/外部的 PSRAM 控制

器的 IP，控制器的 IP 可以自动完成 PSRAM 上电初始化，读校准等操作，用户按照控制器的读/写时序操作即可，详细信息请参考 [IPUG525, Gowin HyperRAM & PSRAM Memory Interface IP 用户指南](#)。

### 3.3 可配置功能单元

可配置功能单元(CFU)是构成 GW2AR 系列 FPGA 产品的基本单元，每个 CFU 由可配置逻辑单元(CLU)和布线资源单元(CRU)组成。每个 CLU 由四个可配置功能片 CLS(Configurable Logic Section)组成，其中可配置功能片包含查找表和寄存器，如图 3-2 所示。

图 3-2 CFU 结构示意图



注!

SERG 需要特殊的软件支持。如有需要，请联系高云半导体技术支持或当地办事处。

#### 3.3.1 可配置逻辑单元

查找表支持基本查找表、算术逻辑和存储器模式：

- 基本查找表模式

每个查找表可以被配置为一个 4 输入查找表(LUT4)，可实现高阶查找表功能：

- 一个可配置功能片可配置成一个 5 输入查找表(LUT5)；
- 两个可配置功能片可配置成一个 6 输入查找表(LUT6)；
- 四个可配置功能片可配置成一个 7 输入查找表(LUT7)；

- 八个可配置功能片(两个 CFU)可配置成成一个 8 输入查找表 (LUT8)。
- 算术逻辑模式
  - 结合进位链，查找表可配置成算术逻辑模式(ALU)，用作实现以下功能：
    - 加法/减法运算
    - 计数器，包括加计数器和减计数器
    - 比较器，包括大于比较、小于比较和不相等比较
    - 乘法器
- 存储器模式

在此模式下，可用可配置逻辑单元构成 16 x 4 位的分布式静态随机存储器 (SSRAM) 或只读存储器。

高云半导体 FPGA 软件支持读入初始化文件的方式实现静态随机存储器 (SSRAM) 的初始化。只读存储器的数据在对器件编程时完成输入。

可配置功能片(CLS0~CLS2)各含两个寄存器(REG)，如图 3-3 所示。

图 3-3 CLS 中的寄存器示意图

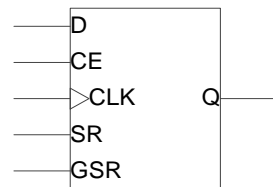


表 3-1 CLS 中寄存器模块信号说明

| 信号名                | I/O | 描述   |
|--------------------|-----|--|
| D                  | I   | 寄存器数据输入 <sup>1</sup>   |
| CE                 | I   | CLK 使能信号，可配置为高电平使能或低电平使能 <sup>2</sup>  |
| CLK                | I   | 时钟信号，可配置为上升沿触发或下降沿触发 <sup>2</sup>  |
| SR                 | I   | 本地置复位输入，可配置为如下功能 <sup>2</sup> ： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 同步复位</li> <li>● 同步置位</li> <li>● 异步复位</li> <li>● 异步置位</li> <li>● 无本地置复位</li> </ul> |
| GSR <sup>3,4</sup> | I   | 全局复置位，可配置为如下功能 <sup>4</sup> ： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 异步复位</li> <li>● 异步置位</li> <li>● 无全局复置位</li> </ul>                                   |
| Q                  | O   | 寄存器输出  |

注！

- [1]信号 D 的来源可以选择同一可配置功能片中任一查找表的输出，也可以选择来自于 CRU 的输入。因此在查找表被占用的情况下，寄存器仍可以单独使用。
- [2]CFU 中可配置功能片的 CE/CLK/SR 均可独立配置选择。
- [3]在 GW2AR 系列 FPGA 产品内部，GSR 通过直连线连接，不通过 CRU。

- [4]SR 与 GSR 同时有效时 GSR 有较高的优先级。

### 3.3.2 布线资源单元

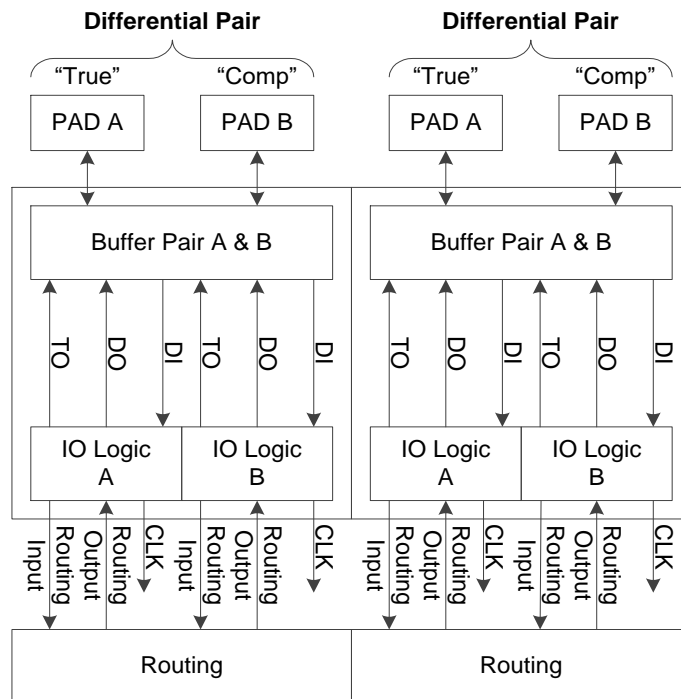
布线资源单元 CRU 的功能主要包括两个方面：

- 输入选择功能：为 CFU 的输入信号提供输入源选择。
- 布线资源功能：为 CFU 的输入/输出信号提供连接关系，包括 CFU 内部连接、CFU 之间连接以及 CFU 和 FPGA 内部其他功能模块之间的连接。

## 3.4 输入输出模块

GW2AR 系列 FPGA 产品的 IOB 主要包括 I/O Buffer、I/O 逻辑以及相应的布线资源单元三个部分。如下图所示，每个 IOB 单元包括了两个 I/O 管脚(标记为 A 和 B)，它们可以配置成一组差分信号对，也可以作为单端信号分别配置。

图 3-4 IOB 结构示意图



GW2AR 系列 FPGA 产品中 IOB 的功能特点：

- 基于 Bank 的  $V_{cco}$  机制
- 支持 LVCMOS、PCI、LVTTTL、LVDS、SSTL 以及 HSTL 等多种电平标准
- 提供输入信号去迟滞选项
- 提供输出信号驱动电流选项
- 提供输出信号 Slew Rate 选项
- 对每个 I/O 提供独立的 Bus Keeper、上拉/下拉电阻及 Open Drain 输出选项

- 支持热插拔
- I/O 逻辑支持普通模式、SDR 模式以及 DDR 等多种模式  
3.4.1 ~ 3.4.3 分别介绍了 I/O 电平标准、I/O 逻辑及 I/O 逻辑工作模式，关于输入输出模块的更多详细信息，可参考 [UG289, Gowin 可编程通用管脚 \(GPIO\) 用户指南](#)。

### 3.4.1 I/O 电平标准

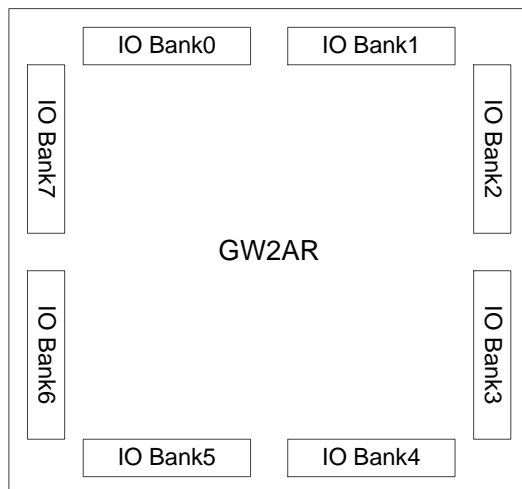
GW2AR 系列 FPGA 产品的 I/O 包括 8 个 Bank，如图 3-5 所示，每个 Bank 有独立的 I/O 电源  $V_{CC0}$ 。 $V_{CC0}$  可以设置为 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V 或 1.2V。

集成 SDR SDRAM 的辅助电压  $V_{CCX}$  和 I/O BANK 电压  $V_{CC0}$  需设置为 3.3V，详细信息请参考 3.2.1SDR SDRAM。

集成 DDR SDRAM 的辅助电压  $V_{CCX}$  和 I/O BANK 电压  $V_{CC0}$  需设置为 2.5V，详细信息请参考 3.2.2DDR SDRAM。

为支持 SSTL，HSTL 等 I/O 输入标准，每个 Bank 还提供一个独立的参考电压( $V_{REF}$ )，用户可以选择使用 IOB 内置的  $V_{REF}$  源(等于  $0.5 \times V_{CC0}$ )，也可选择外部的  $V_{REF}$  输入(使用 Bank 中任意一个 I/O 管脚作为外部  $V_{REF}$  输入)。 $V_{CCX}$  供电电压支持 2.5V 和 3.3V。

图 3-5 GW2AR 系列 FPGA 产品 I/O Bank 分布示意图



GW2AR 系列 FPGA 产品不同的 Bank 支持不同的片上电阻设置，包括单端电阻和差分电阻两种。单端电阻设置用于 SSTL/HSTL 输入输出，在 Bank2/3/6/7 中支持。差分电阻设置用于 LVDS 输入，仅在 Bank0/1 中支持，Bank0/1 支持 100 欧姆差分匹配电阻。

注！

- 可编程通用管脚 (GPIO) 默认状态是三态输入弱上拉。  
不同的 I/O 输出标准对  $V_{CC0}$  的要求，如表 3-2 所示。



表 3-2 GW2AR 系列 FPGA 产品支持的输出 I/O 类型及部分可选配置

| I/O 输出标准   | 单端/差分 | Bank V <sub>cco</sub> (V) | 输出驱动能力 (mA)    | 支持去迟滞选项 | 是否需要 V <sub>REF</sub> |
|------------|-------|---------------------------|----------------|---------|-----------------------|
| LVTTTL33   | 单端    | 3.3                       | 4,8,12,16,24   | 是       | 否                     |
| LVC MOS33  | 单端    | 3.3                       | 4,8,12,16,24   | 是       | 否                     |
| LVC MOS25  | 单端    | 2.5                       | 4,8,12,16      | 是       | 否                     |
| LVC MOS18  | 单端    | 1.8                       | 4,8,12         | 是       | 否                     |
| LVC MOS15  | 单端    | 1.5                       | 4,8            | 是       | 否                     |
| LVC MOS12  | 单端    | 1.2                       | 4,8            | 是       | 否                     |
| SSTL25_I   | 单端    | 2.5                       | 8              | 否       | 是                     |
| SSTL25_II  | 单端    | 2.5                       | 8              | 否       | 是                     |
| SSTL33_I   | 单端    | 3.3                       | 8              | 否       | 是                     |
| SSTL33_II  | 单端    | 3.3                       | 8              | 否       | 是                     |
| SSTL18_I   | 单端    | 1.8                       | 8              | 否       | 是                     |
| SSTL18_II  | 单端    | 1.8                       | 8              | 否       | 是                     |
| SSTL15     | 单端    | 1.5                       | 8              | 否       | 是                     |
| HSTL18_I   | 单端    | 1.8                       | 8              | 否       | 是                     |
| HSTL18_II  | 单端    | 1.8                       | 8              | 否       | 是                     |
| HSTL15_I   | 单端    | 1.5                       | 8              | 否       | 是                     |
| PCI33      | 单端    | 3.3                       | N/A            | 是       | 否                     |
| LVPECL33E  | 差分    | 3.3                       | 16             | 否       | 否                     |
| MLVDS25E   | 差分    | 2.5                       | 16             | 否       | 否                     |
| BLVDS25E   | 差分    | 2.5                       | 16             | 否       | 否                     |
| RS DS25E   | 差分    | 2.5                       | 8              | 否       | 否                     |
| LVDS25E    | 差分    | 2.5                       | 8              | 否       | 否                     |
| LVDS25     | 差分    | 2.5/3.3                   | 3.5/2.5/2/1.25 | 否       | 否                     |
| RS DS      | 差分    | 2.5/3.3                   | 2              | 否       | 否                     |
| MINILVDS   | 差分    | 2.5/3.3                   | 2              | 否       | 否                     |
| PPLVDS     | 差分    | 2.5/3.3                   | 3.5            | 否       | 否                     |
| SSTL15D    | 差分    | 1.5                       | 8              | 否       | 否                     |
| SSTL25D_I  | 差分    | 2.5                       | 8              | 否       | 否                     |
| SSTL25D_II | 差分    | 2.5                       | 8              | 否       | 否                     |
| SSTL33D_I  | 差分    | 3.3                       | 8              | 否       | 否                     |
| SSTL33D_II | 差分    | 3.3                       | 8              | 否       | 否                     |
| SSTL18D_I  | 差分    | 1.8                       | 8              | 否       | 否                     |
| SSTL18D_II | 差分    | 1.8                       | 8              | 否       | 否                     |
| HSTL18D_I  | 差分    | 1.8                       | 8              | 否       | 否                     |
| HSTL18D_II | 差分    | 1.8                       | 8              | 否       | 否                     |
| HSTL15D_I  | 差分    | 1.5                       | 8              | 否       | 否                     |

### 3.4.2 I/O 逻辑

图 3-6 为 GW2AR 系列 FPGA 产品的 I/O 逻辑的输出部分。

图 3-6 I/O 逻辑输出示意图

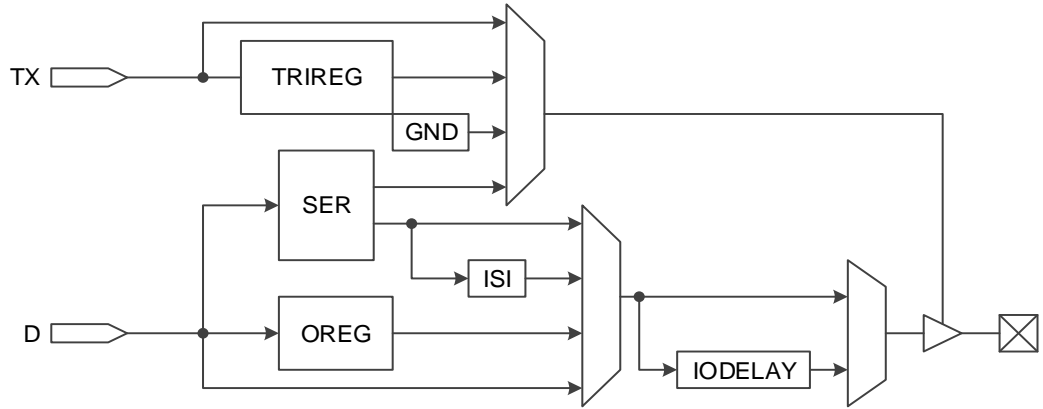


图 3-7 为 GW2AR 系列 FPGA 产品的 I/O 逻辑的输入部分。

图 3-7 I/O 逻辑输入示意图

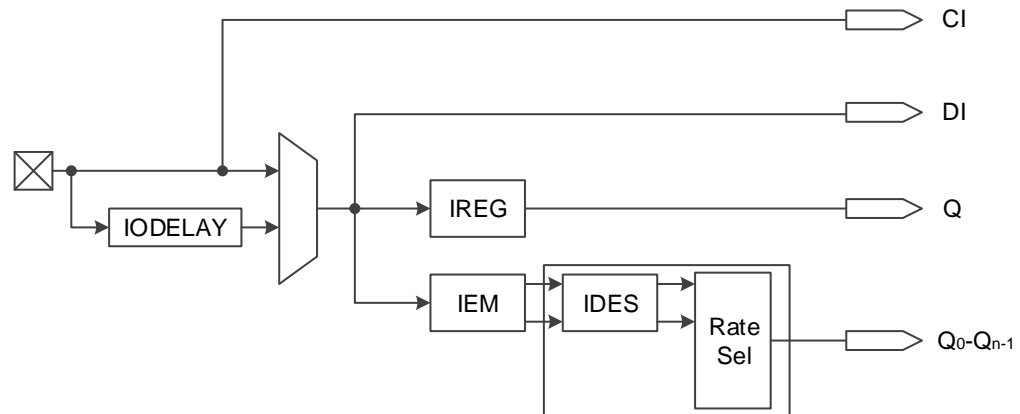


表 3-3 端口介绍

| 端口名                 | I/O    | 描述   |
|---------------------|--------|--|
| CI <sup>[1]</sup>   | Input  | GCLK 输入信号。<br>GCLK 输入信号的数量请参考 <a href="#">UG115, GW2AR-18 器件 Pinout 手册</a> 。 |
| DI                  | Input  | IO 口低速输入信号，直接输入到 Fabric。   |
| Q                   | Output | SDR 模块中 IREG 输出信号。   |
| Q0-Q <sub>n-1</sub> | Output | DDR 模块中 IDES 输出信号。   |

注！

[1] 当 CI 作为 GCLK 输入使用时，DI、Q 及 Q0-Q<sub>n-1</sub> 不能作为 IO 输入输出使用。

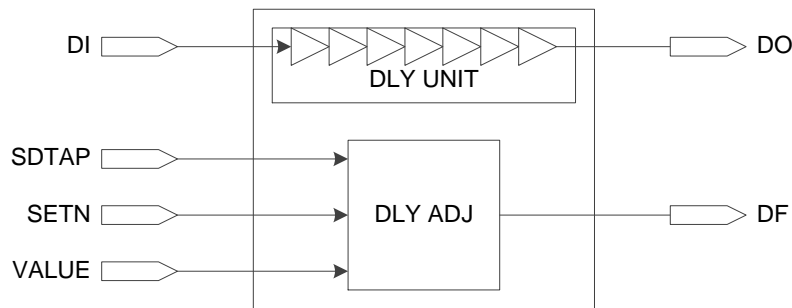
GW2AR 系列 FPGA 产品的 I/O 逻辑的组成模块说明如下：

#### 延迟模块

图 3-8 为延迟模块 IODELAY。GW2AR 系列 FPGA 产品的每个 I/O 都

包含 IODELAY 模块，总共提供 128(0~127)步的延迟，一步的延迟时间约为 18ps。

图 3-8 IODELAY 示意图



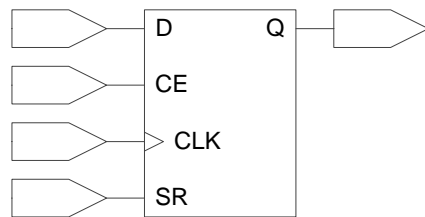
有两种控制延迟的方式：

- 静态控制。
- 动态控制，可与 IEM 模块一起使用来调节动态取样窗口需要注意的是 IODELAY 不能同时用于输入和输出。

### I/O 寄存器

图 3-9 为 GW2AR 系列 FPGA 产品的 I/O 寄存器模块。GW2AR 系列 FPGA 产品的每个 I/O 都提供可编程输入寄存器 IREG、输出寄存器 OREG 和高阻控制寄存器 TRIREG。

图 3-9 GW2AR 的 I/O 寄存器示意图



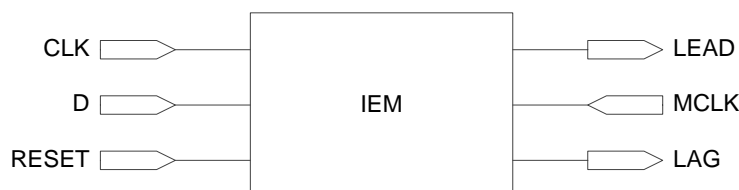
注！

- CE 可以编程为低电平有效(0: enable)或高电平有效(1: enable)。
- CLK 可以编程为上升沿触发或下降沿触发。
- SR 可以编程为同步/异步的 SET/RESET 或无效(disable)。
- 寄存器可以编程为寄存器(register)或触发器(latch)。

### 取样模块

取样模块(IEM)是用来取样数据边沿，用于通用 DDR 模式。如图 3-10 所示。

图 3-10 GW2AR 的 IEM 示意图



### 解串器 DES 及跨时钟域转换模块

每个输入的 I/O 逻辑提供了简单的解串器 DES，丰富了 I/O 资源应用方式。DES 里面的输入时钟的跨时钟域转换(Clock domain transfer)模块提供了安全转换外部取样时钟(strobe)到内部的持续运转时钟的能力。有多个寄存器(registers)用来数据采样。

跨时钟域转换模块有如下功能：

- 用内部连续时钟代替不连续的 DQS 来进行数据采样。此功能应用于 DDR 存储器接口；
- 对于 DDR3 存储器接口标准，在读 DQS 电平(read-leveling)后对数据排列整理(align)；
- 在通用 DDR 模式，当 DQS.RCLK 用于采样时，跨时钟域转换模块也需要使用。

每个 DQS 提供 WADDR 及 RADDR 信号给同一个群的跨时钟域转换模块。

### 串化器 SER 模块

每个输出的 I/O 逻辑提供了简单的串化器 SER 模块，丰富了 I/O 资源应用方式。

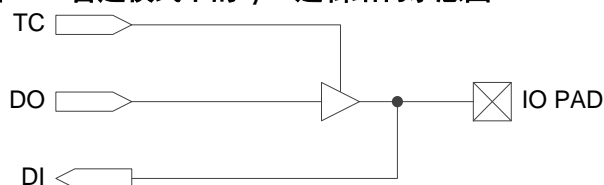
## 3.4.3 I/O 逻辑工作模式

GW2AR 系列 FPGA 产品的 I/O 逻辑支持多种工作模式。每一种工作模式下，I/O(或 I/O 差分信号对)又可以配置成输出信号、输入信号、INOUT 信号及三态输出信号(带三态控制的输出信号)。

### 普通模式

普通模式下的 I/O 逻辑如图 3-11 所示，此模式下信号 TC、DO 以及 DI 直接通过 CRU 与器件内部连接。

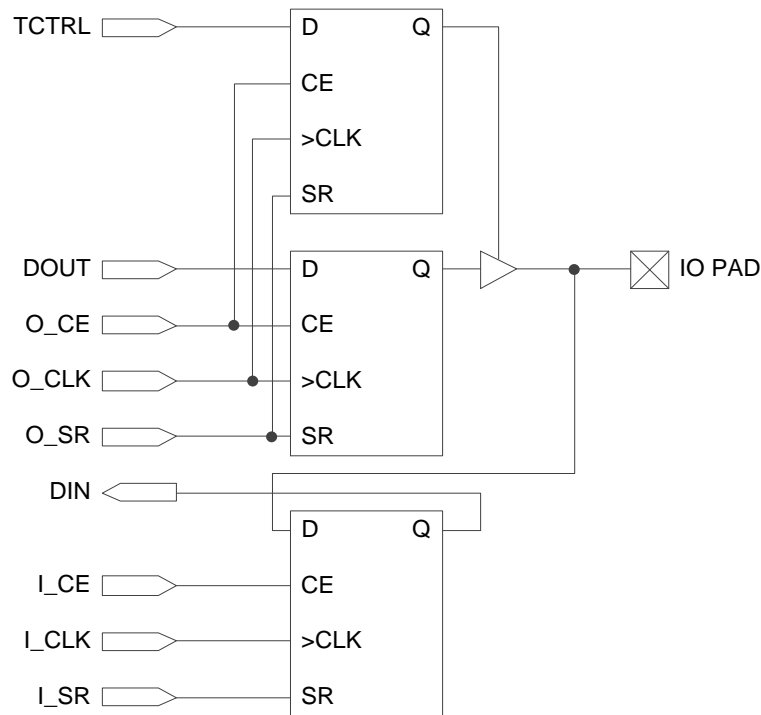
图 3-11 普通模式下的 I/O 逻辑结构示意图



### SDR 模式

相对于普通模式，SDR 模式采用了 I/O 寄存器，如图 3-12 所示，可以有效地改善 I/O 的时序性能。

图 3-12 SDR 模式下的 I/O 逻辑结构示意图



注！

- CLK 使能信号 O\_CE 和 I\_CE 可以配置为高电平使能或低电平使能。
- 时钟信号 O\_CLK 和 I\_CLK 可以配置为上升沿触发或下降沿触发。
- 本地置复位信号 O\_SR 和 I\_SR 可以配置为同步复位、同步置位、异步复位、异步置位或无本地置复位功能。
- SDR 模式下的 I/O 存储单元可以配置成普通寄存器或 Latch。

### 通用 DDR 模式

在通用 DDR 模式下，GW2AR 系列 FPGA 产品可以支持较高的 I/O 速度。

图 3-13 为通用 DDR 输入，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 1:2。

图 3-13 I/O 逻辑的 DDR 输入示意图



图 3-14 为通用 DDR 输出，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 2:1。

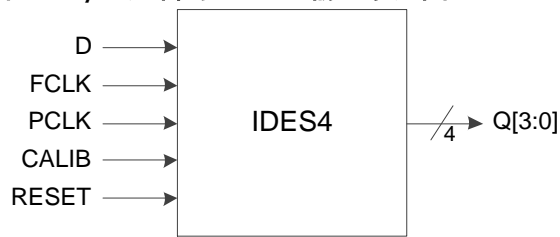
图 3-14 I/O 逻辑的 DDR 输出示意图



### IDES4 模式

IDES4 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 1:4。

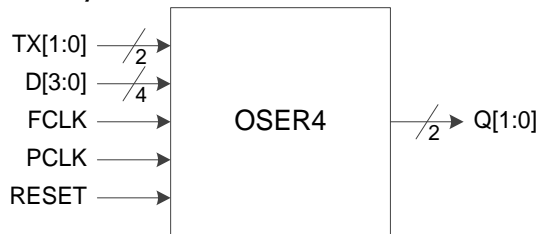
图 3-15 I/O 逻辑的 IDES4 输入示意图



### OSER4 模式

OSER4 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率为 4:1。

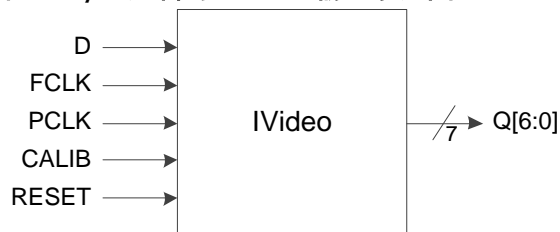
图 3-16 I/O 逻辑的 OSER4 输出示意图



### IVideo 模式

IVideo 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 1:7。

图 3-17 I/O 逻辑的 IVideo 输入示意图



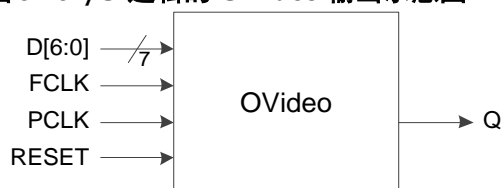
注！

IVideo 和 IDES8/10 将占用相邻 I/O 的资源。如果用单端 I/O 标准，则 I/O 逻辑将不能使用。在这种情况下，SDR 模式和普通模式还可以使用。

### OVideo 模式

OVideo 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 7:1。

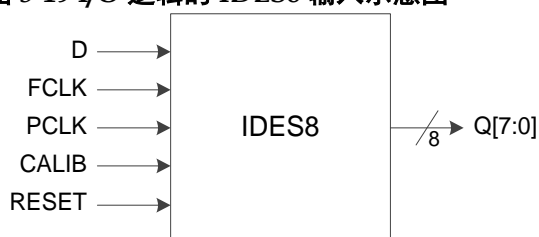
图 3-18 I/O 逻辑的 OVideo 输出示意图



### IDES8 模式

IDES8 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 1:8。

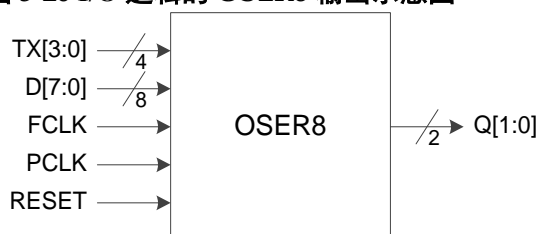
图 3-19 I/O 逻辑的 IDES8 输入示意图



### OSER8 模式

OSER8 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 8:1。

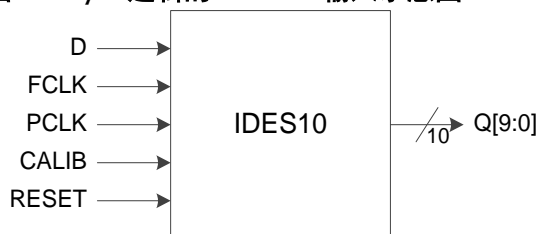
图 3-20 I/O 逻辑的 OSER8 输出示意图



### IDES10 模式

IDES10 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 1:10。

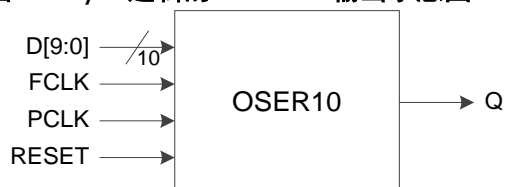
图 3-21 I/O 逻辑的 IDES10 输入示意图



### OSER10 模式

OSER10 模式下，PAD 与 FPGA 内部逻辑速率比为 10:1。

图 3-22 I/O 逻辑的 OSER10 输出示意图



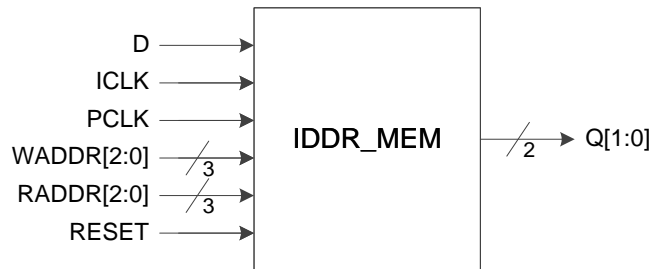
GW2AR 系列 FPGA 产品支持带 memory 的 IO 接口模式，支持双倍/四倍/八倍速率输入和输出，包括 IDDR\_MEM/IDES4\_MEM/IDES8\_MEM 和 ODDR\_MEM/OSER4\_MEM/OSER8\_MEM 模式。

IDDR\_MEM/IDES4\_MEM/IDES8\_MEM 需要配合 DQS 使用，ICLK 连接 DQS 的输出信号 DQSR90，且根据 ICLK 的时钟沿将数据送入 IO 接口；WADDR[2:0]连接 DQS 的输出信号 WPOINT；RADDR[2:0]连接 DQS 的输出信号 RPOINT。

ODDR\_MEM/OSER4\_MEM/OSER8\_MEM 需要配合 DQS 使用，TCLK 连接 DQS 的输出信号 DQSW0 或 DQSW270，且根据 TCLK 的时钟沿将数据从 IO 接口输出。

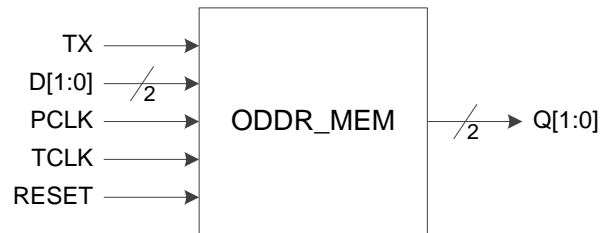
### IDDR\_MEM 模式

图 3-23 IO 逻辑的 IDDR\_MEM 输入示意图



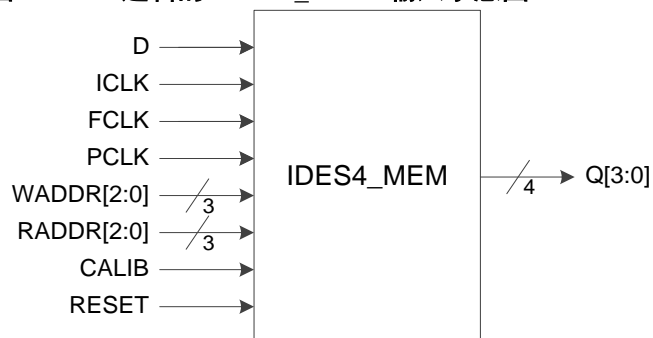
### ODDR\_MEM 模式

图 3-24 IO 逻辑的 ODDR\_MEM 输出示意图



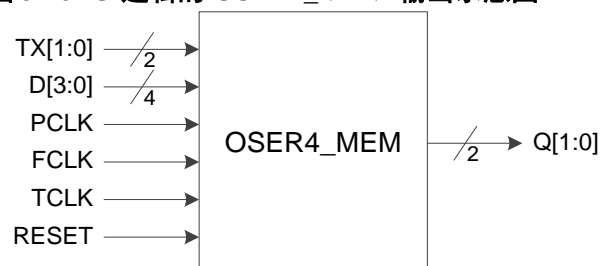
### IDES4\_MEM 模式

图 3-25 IO 逻辑的 IDES4\_MEM 输入示意图



### OSER4\_MEM 模式

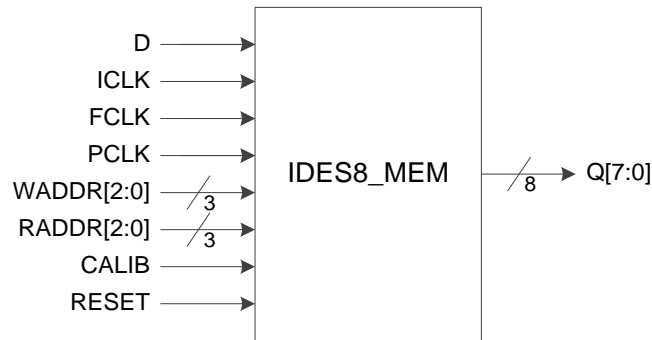
图 3-26 IO 逻辑的 OSER4\_MEM 输出示意图





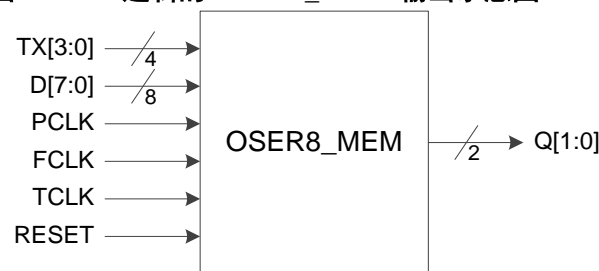
### IDES8\_MEM 模式

图 3-27 IO 逻辑的 IDES8\_MEM 输入示意图



### OSER8\_MEM 模式

图 3-28 IO 逻辑的 OSER8\_MEM 输出示意图



## 3.5 块状静态随机存储器模块

### 3.5.1 简介

GW2AR 系列 FPGA 产品提供了丰富的块状静态随机存储器资源。这些存储器资源按照模块排列，以行的形式，分布在整个 FPGA 阵列中。因此称为块状静态随机存储器（BSRAM）。在 FPGA 阵列中每个 BSRAM 模块占用 3 个 CFU 的位置。每个 BSRAM 可配置最高 18,432bits(18Kbits)。提供 5 种操作模式：单端口模式 Single Port，双端口模式 Dual Port，伪双端口模式 Semi Dual Port，固化存储器模式，内置的 FIFO 缓存。在下表中列出了 BSRAM 的信号及功能描述。

丰富的块状静态随机存储器资源为用户的高性能设计提供了保障。以下是 BSRAM 提供的各种功能：

- 1 个模块最大容量为 18,432bits
- 时钟频率达到 380MHz(在 Read-before-write 模式下 230MHz)
- 单端口模式 Single Port
- 双端口模式 Dual Port
- 伪双端口模式 Semi Dual Port
- 提供校验位 Parity Bits
- 提供只读存储器模式 ROM
- 数据宽度从 1 位到 36 位
- 可混合时钟操作 Mixed clock mode
- 可混合数据宽度 Mixed data width mode
- 在双字节以上的数据宽度支持字节使能功能 Enable Byte

- 正常读写 Normal Read and Write mode
- 先读后写 Read-before-write mode
- 通写 Write-Through mode

表 3-4 BSRAM 信号功能

| 端口名称            | 方向 | 描述              |
|-----------------|----|-----------------|
| DIA             | I  | A 端口数据输入信号      |
| DIB             | I  | B 端口数据输入信号      |
| ADA             | I  | A 端口地址信号        |
| ADB             | I  | B 端口地址信号        |
| CEA             | I  | A 端口时钟使能信号      |
| CEB             | I  | B 端口时钟使能信号      |
| RESETA          | I  | A 端口寄存器复位信号     |
| RESETB          | I  | B 端口寄存器复位信号     |
| WREA            | I  | A 端口读/写使能信号     |
| WREB            | I  | B 端口读/写使能信号     |
| BLKSELA、BLKSELB | I  | 存储单元块选择信号       |
| CLKA            | I  | A 端口读/写时钟信号     |
| CLKB            | I  | B 端口读/写时钟信号     |
| OCEA            | I  | A 端口输出寄存器时钟使能信号 |
| OCEB            | I  | B 端口输出寄存器时钟使能信号 |
| DOA             | O  | 数据输出 A 端口       |
| DOB             | O  | 数据输出 B 端口       |

关于 BSRAM 更多详细信息，可参考 [UG285, Gowin 块状静态随机存储器\(BSRAM\)用户指南](#)。

### 3.5.2 存储器配置模式

GW2AR 系列 FPGA 产品的块状静态随机存储器可支持多种的数据宽度，如表 3-5 所示。

表 3-5 存储器配置列表

| 单端口模式    | 双端口模式   | 伪双端口模式   | 只读模式     |
|----------|---------|----------|----------|
| 16K x 1  | 16K x 1 | 16K x 1  | 16K x 1  |
| 8K x 2   | 8K x 2  | 8K x 2   | 8K x 2   |
| 4K x 4   | 4K x 4  | 4K x 4   | 4K x 4   |
| 2K x 8   | 2K x 8  | 2K x 8   | 2K x 8   |
| 1K x 16  | 1K x 16 | 1K x 16  | 1K x 16  |
| 512 x 32 | -       | 512 x 32 | 512 x 32 |
| 2K x 9   | 2K x 9  | 2K x 9   | 2K x 9   |
| 1K x 18  | 1K x 18 | 1K x 18  | 1K x 18  |
| 512 x 36 | -       | 512 x 36 | 512 x 36 |

### 单端口模式

在单端口模式，BSRAM 可以在一个时钟沿对 BSRAM 进行读或写操作。在写操作中，被写入的数据会传到 BSRAM 的输出。支持正常读写模式(Normal-Write Mode)和通写模式(Write-through Mode)。当输出寄存器旁路(Bypass)时，新数据出现在同一个时钟的上升沿。

关于单端口模式的端口框图及相关描述请参考 [SUG283, Gowin 原语用户指南](#) > 3 Memory。

### 双端口模式

BSRAM 支持双端口模式，可对两个端口做如下操作：

- 两个端口同时读操作
- 两个端口同时写操作
- 任何一个端口的读和写

关于双端口模式的端口示意图及相关描述请参考 [SUG283, Gowin 原语用户指南](#) > 3 Memory。

### 伪双端口模式

伪双端口可支持同时的读和写操作。但是对同一个端口不能做读写操作，只支持 A 端口写，B 端口读。

关于伪双端口模式的端口示意图及相关描述请参考 [SUG283, Gowin 原语用户指南](#) > 3 Memory。

### 只读模式

BSRAM 可配置成只读存储器模式。用户可通过存储器初始化文件，通过编程端口来初始化只读存储器。用户需要提供 ROM 中的内容，编入初始化文件中。在器件上电编程时来完成初始化操作。

每个 BSRAM 可配置成一个 16Kbits ROM。关于只读模式的端口示意图及详细描述请参考 [SUG283, Gowin 原语用户指南](#) > 3 Memory。

## 3.5.3 存储器混合数据宽度配置

GW2AR 系列 FPGA 产品的块状静态随机存储器模块可支持混合数据线宽度操作。在双端口模式和伪双端口模式模下，读和写的数据宽度可以不

同，但需要按照表 3-6 和表 3-7 的配置来应用。

表 3-6 双端口混合读写数据宽度配置列表

| 读端口     | 写端口     |        |        |        |         |        |         |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
|         | 16K x 1 | 8K x 2 | 4K x 4 | 2K x 8 | 1K x 16 | 2K x 9 | 1K x 18 |
| 16K x 1 | *       | *      | *      | *      | *       |        |         |
| 8K x 2  | *       | *      | *      | *      | *       |        |         |
| 4K x 4  | *       | *      | *      | *      | *       |        |         |
| 2K x 8  | *       | *      | *      | *      | *       |        |         |
| 1K x 16 | *       | *      | *      | *      | *       |        |         |
| 2K x 9  |         |        |        |        |         | *      | *       |
| 1K x 18 |         |        |        |        |         | *      | *       |

注!

- 标注为“\*”的表示支持的模式。

表 3-7 伪双端口混合读写数据宽度配置列表

| 读端口      | 写端口     |        |        |        |         |        |        |         |          |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
|          | 16K x 1 | 8K x 2 | 4K x 4 | 2K x 8 | 1K x 16 | 512x32 | 2K x 9 | 1K x 18 | 512 x 36 |
| 16K x 1  | *       | *      | *      | *      | *       | *      |        |         |          |
| 8K x 2   | *       | *      | *      | *      | *       | *      |        |         |          |
| 4K x 4   | *       | *      | *      | *      | *       | *      |        |         |          |
| 2K x 8   | *       | *      | *      | *      | *       | *      |        |         |          |
| 1K x 16  | *       | *      | *      | *      | *       | *      |        |         |          |
| 512 x 32 | *       | *      | *      | *      | *       | *      |        |         |          |
| 2K x 9   |         |        |        |        |         |        | *      | *       | *        |
| 1K x 18  |         |        |        |        |         |        | *      | *       | *        |

注!

- 标注为“\*”的表示支持的模式。

### 3.5.4 字节使能功能配置

BSRAM 支持字节使能 (byte-enables) 功能。可以遮蔽输入数据，只让被选择到的字节写入。而被遮蔽的数据能继续保留。读/写使能信号 (WREA, WREB)，及 byte-enable 参数选项用于控制 BSRAM 的写操作。

### 3.5.5 校验位功能配置

所有的块状静态随机存储器模块 BSRAM 内置了校验位的配置。每个字节的第 9 位可用来做校验位，也可以用来存储数据。

### 3.5.6 同步操作

- 所有的块状静态随机存储器模块的输入寄存器支持同步写入。
- 输出寄存器可用作流水线寄存器提高用户的设计性能。
- 输出寄存器可旁路 bypass-able。

### 3.5.7 上电情况

BSRAM 支持上电时静态随机存储器初始化。在上电过程中，BSRAM 处于待机状态，所有数据输出为 0。此状态也适用于只读存储器模式 ROM。

### 3.5.8 BSRAM 操作模式

BSRAM 支持 5 种操作模式，包括 2 种读操作模式(旁路模式 Bypass Mode, 流水线读模式 PipelineRead Mode)和 3 种写操作模式(正常写模式: Normal-Write Mode, 通写模式: Write-through Mode, 先读后写模式: Read-before-write Mode)。

#### 读操作模式

通过输出寄存器或不通过输出寄存器从 BSRAM 读出数据。

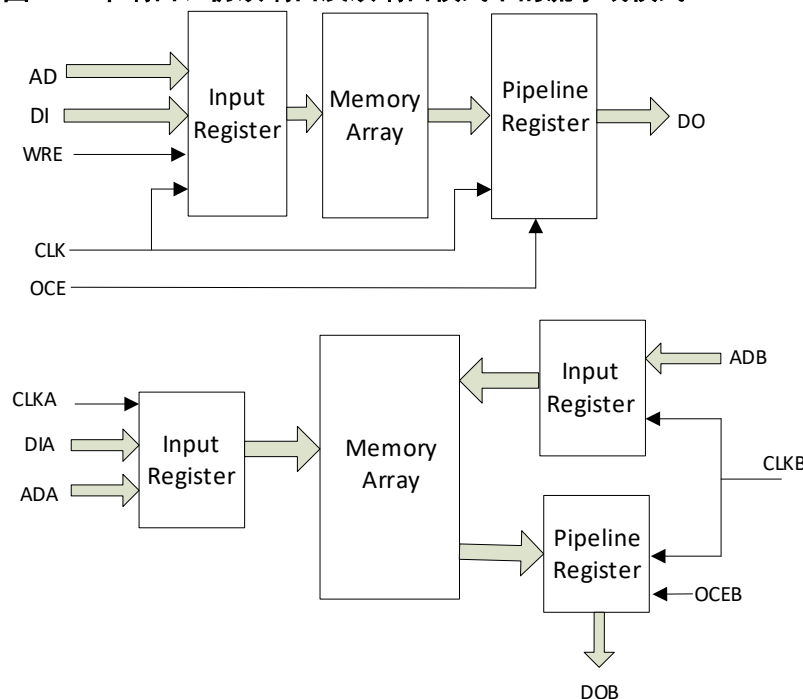
#### 流水线模式

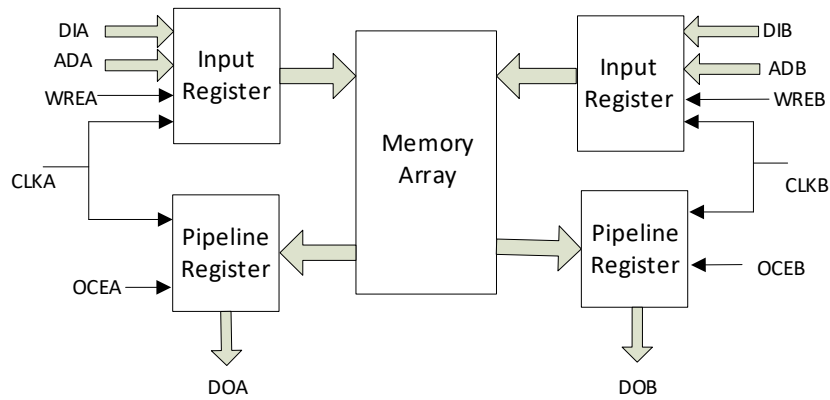
在同步写入存储器时，使用输出寄存器。此模式可支持数据宽度最大 36 位。

#### 旁路模式

不使用输出寄存器，数据保留在存储器(Memory Array)的输出。

图 3-29 单端口、伪双端口及双端口模式下的流水线模式





### 写操作模式

#### 正常写模式

对一个端口进行正常写操作，此端口的输出数据不变。写入数据不会出现在读端口。

#### 通写模式

在此模式下，对一个端口进行写操作时，写入数据会出现在此端口的输出。

#### 先读后写模式

在此模式下，对一个端口进行写操作时，原来的数据会出现在此端口的输出，写入数据会存入相应单元。

## 3.5.9 时钟模式

表 3-8 中列出了不同 BSRAM 模式下可使用的时钟模式：

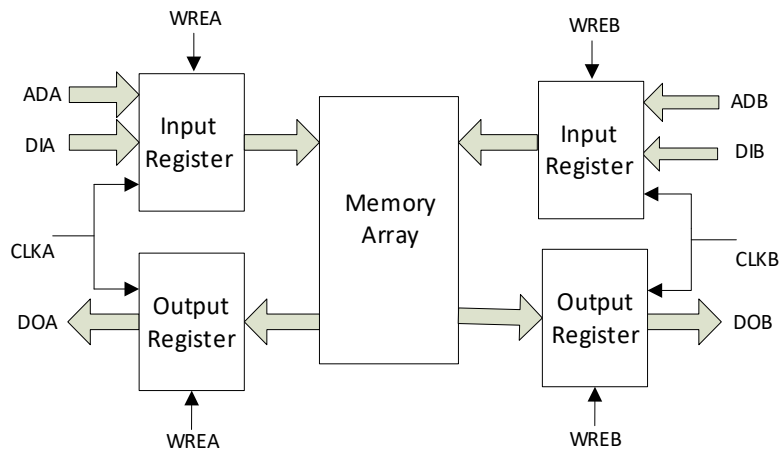
表 3-8 时钟模式配置列表

| 时钟模式    | 双端口模式 | 伪双端口模式 | 单端口模式 |
|---------|-------|--------|-------|
| 独立时钟模式  | Yes   | No     | No    |
| 读/写时钟模式 | Yes   | Yes    | No    |
| 单端口时钟模式 | No    | No     | Yes   |

### 独立时钟模式

图 3-30 显示了在双端口模式下的独立时钟使用模式，每个端口各有一个独立时钟。CLKA 信号控制了端口 A 的所有寄存器，CLKB 信号控制了端口 B 的所有寄存器。

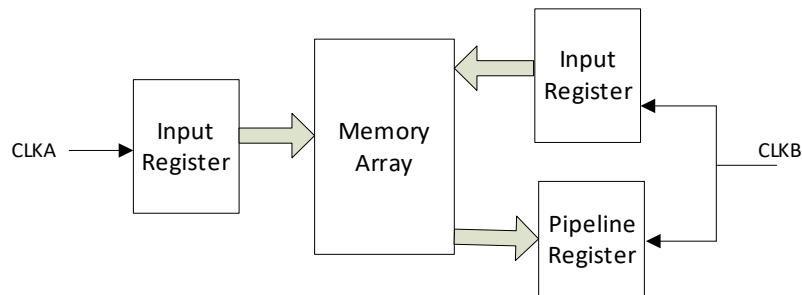
图 3-30 独立时钟模式



**读写时钟模式**

图 3-31 显示了在伪双端口模式下的读写时钟使用模式。每个端口各有一个时钟。写时钟(CLKA)信号控制了端口 A 的写入数据、写地址和读/写使能信号。读时钟(CLKB)信号控制了端口 B 的读出数据、读地址和读使能信号。

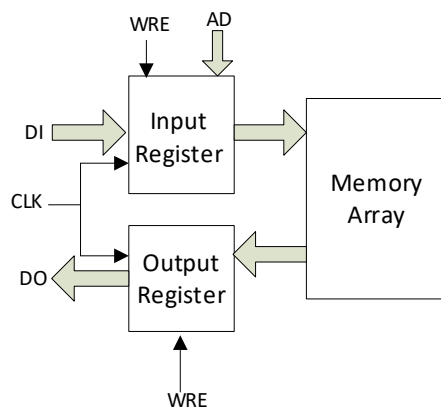
图 3-31 读写时钟模式



**单端口时钟模式**

图 3-32 显示了单端口时钟模式。

图 3-32 单端口时钟模式



## 3.6 数字信号处理模块

### 3.6.1 简介

GW2AR 系列 FPGA 产品中都具有丰富的 DSP 模块资源。高云半导体的 DSP 解决方案可满足用户的高性能数字信号处理需求，如 FIR，FFT 设计等。DSP 具有时序性能稳定、资源利用率高、功耗低等优点。

DSP 支持下列功能：

- 3 种宽度的乘法器（9-bit，18-bit，36-bit）
- 54-bit 的算术/逻辑运算单元
- 多个乘法器可级联以增加数据宽度
- 桶形移位器(Barrel shifter)
- 通过反馈信号做自适应滤波(Adaptive filtering through signal feedback)
- 运算可以自动取正(Computing with options of rounding to positive number or prime number)
- 支持寄存器输出和旁路输出

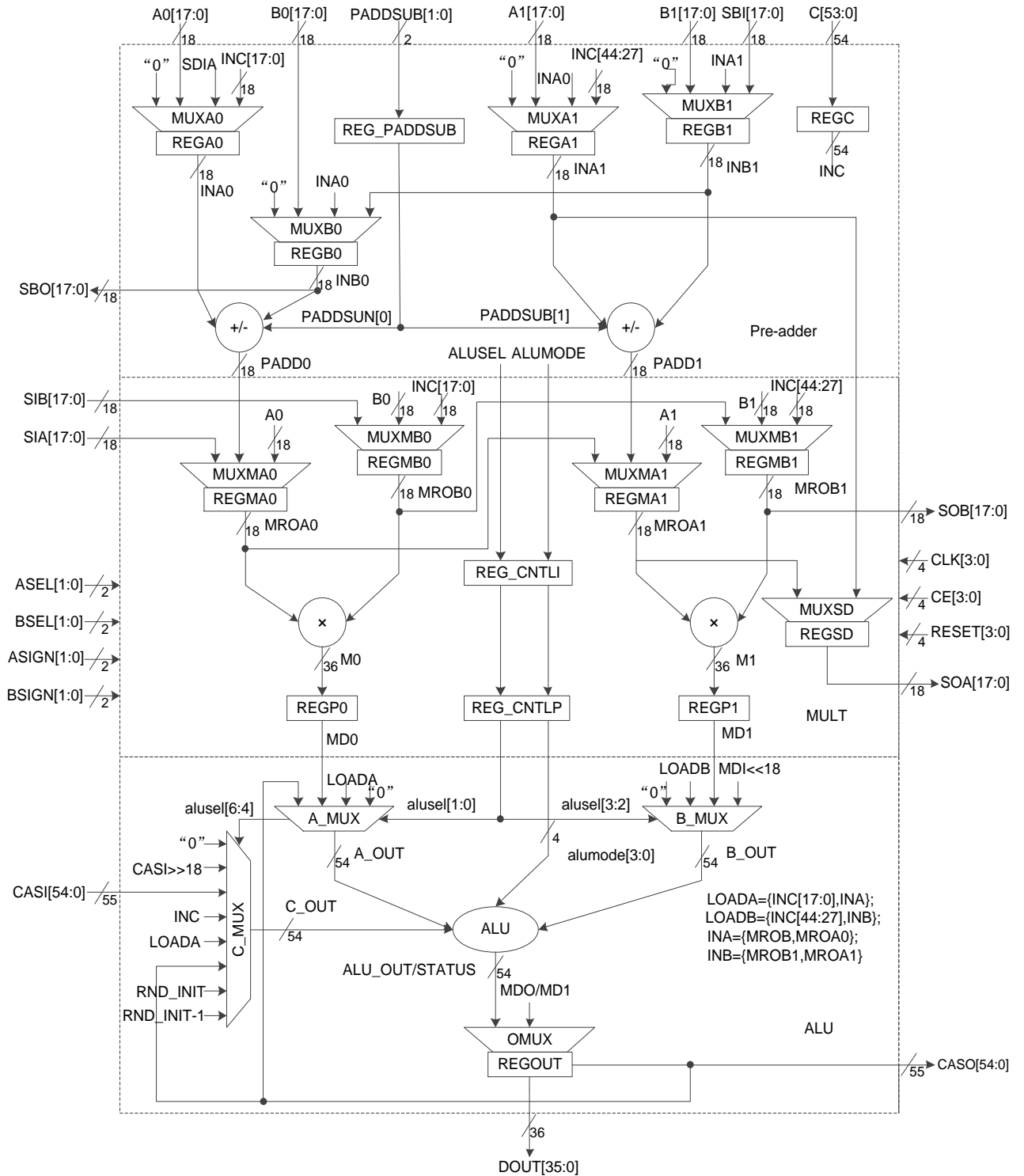
#### 宏单元

GW2AR 的 DSP 模块排列以行的形式分布在整个 FPGA 阵列中。每个 DSP 包含两个宏单元，每个宏单元包含两个前加法器(pre-adders)，两个 18 位的乘法器(multipliers)，和一个三输入的算术/逻辑运算单元(ALU)。

图 3-33 为一个宏单元结构。



图 3-33 DSP 宏单元



DSP 模块端口描述如表 3-9 所示，内部寄存器如表 3-10 所示。

表 3-9 DSP 端口描述

| 端口名称     | I/O 类型 | 说明             |
|----------|--------|----------------|
| A0[17:0] | I      | 18-bit 数据输入 A0 |
| B0[17:0] | I      | 18-bit 数据输入 B0 |
| A1[17:0] | I      | 18-bit 数据输入 A1 |
| B1[17:0] | I      | 18-bit 数据输入 B1 |

| 端口名称         | I/O 类型 | 说明   |
|--------------|--------|--|
| C[53:0]      | I      | 54-bit 数据输入 C  |
| SIA[17:0]    | I      | 移位数据输入 A，用于级联连接。输入信号 SIA 直接连接到先前相邻的 DSP 模块的输出信号 SOA，DSP 模块内部从 SIA 到 SOA 的延迟时间是一个时钟周期 |
| SIB[17:0]    | I      | 移位数据输入 B，用于级联连接。输入信号 SIB 直接连接到先前相邻的 DSP 模块的输出信号 SOB，DSP 模块内部从 SIB 到 SOB 的延迟时间是一个时钟周期 |
| SBI[17:0]    | I      | 前加器逻辑移位输入，反向   |
| CASI[54:0]   | I      | 来自前一个 DSP 模块的 ALU 输入，用于级联连接  |
| ASEL[1:0]    | I      | 前加器或乘法器的 A 输入源选择   |
| BSEL[1:0]    | I      | 乘法器的 B 输入源选择   |
| ASIGN[1:0]   | I      | 输入信号 A 符号位   |
| BSIGN[1:0]   | I      | 输入信号 B 符号位   |
| PADDSUB[1:0] | I      | 前加器的操作控制信号，用于前加器逻辑加减法选择  |
| CLK[3:0]     | I      | 时钟输入   |
| CE[3:0]      | I      | 时钟使能信号   |
| RESET[3:0]   | I      | 同步/异步，复位信号   |
| SOA[17:0]    | O      | 移位数据输出 A   |
| SOB[17:0]    | O      | 移位数据输出 B   |
| SBO[17:0]    | O      | 前加器逻辑移位输出，反向方向   |
| DOUT[35:0]   | O      | DSP 输出数据   |
| CASO[54:0]   | O      | ALU 输出到下一个 DSP 模块进行级联连接，最高位符号扩展  |

表 3-10 内部寄存器描述

| 寄存器             | 说明及相关属性       |
|-----------------|---------------|
| A0 register     | A0输入寄存器       |
| A1 register     | A1输入寄存器       |
| B0 register     | B0输入寄存器       |
| B1 register     | B1输入寄存器       |
| C register      | C输入寄存器        |
| P1_A0 register  | 左乘数A0输入寄存器    |
| P1_A1 register  | 右乘数A1输入寄存器    |
| P1_B0 register  | 左乘数B0输入寄存器    |
| P1_B1 register  | 右乘数B1输入寄存器    |
| P2_0 register   | 左乘数流水线输入寄存器   |
| P2_1 register   | 右乘数流水线输入寄存器   |
| OUT register    | DOUT输出寄存器     |
| OPMODE register | 操作模式控制寄存器     |
| SOA register    | 寄存器 SOA 的移位输出 |

## 前加器

DSP 宏单元包含两个前加器，实现预加、预减和移位功能。

前加器位于宏单元的最前端，有两个输入端：

- 并行 18-bit 输入 B 或 SBI；
- 并行 18-bit 输入 A 或 SIA。

每个输入端均支持寄存器模式和旁路模式。

高云半导体 FPGA 产品的前加器可以作为功能模块单独使用，支持 9-bit 位宽和 18-bit 位宽。

## 乘法器

乘法器(multipliers)位于前加器之后，用来实现乘法运算。乘法器可以配置为  $9 \times 9$ 、 $18 \times 18$ 、 $36 \times 18$  或  $36 \times 36$ ，输入端和输出端都支持寄存器模式和旁路模式。一个宏单元支持的配置模式包括：

- 一个  $18 \times 36$  乘法器；
- 两个  $18 \times 18$  乘法器；
- 四个  $9 \times 9$  乘法器。

两个宏单元可以配置成一个  $36 \times 36$  乘法器。

## 算术运算单元

每个 DSP 宏单元包含一个 54 位 ALU54，是对乘法器功能的进一步加强，输入端和输出端都支持寄存器模式和旁路模式。支持的功能包括：

- 乘法器输出数据/0、数据 A 和数据 B 的加法/减法运算
- 乘法器输出数据/0、数据 B 和进位 C 的加法/减法运算
- 数据 A、数据 B 和进位 C 的加法/减法运算

### 3.6.2 DSP 操作模式配置

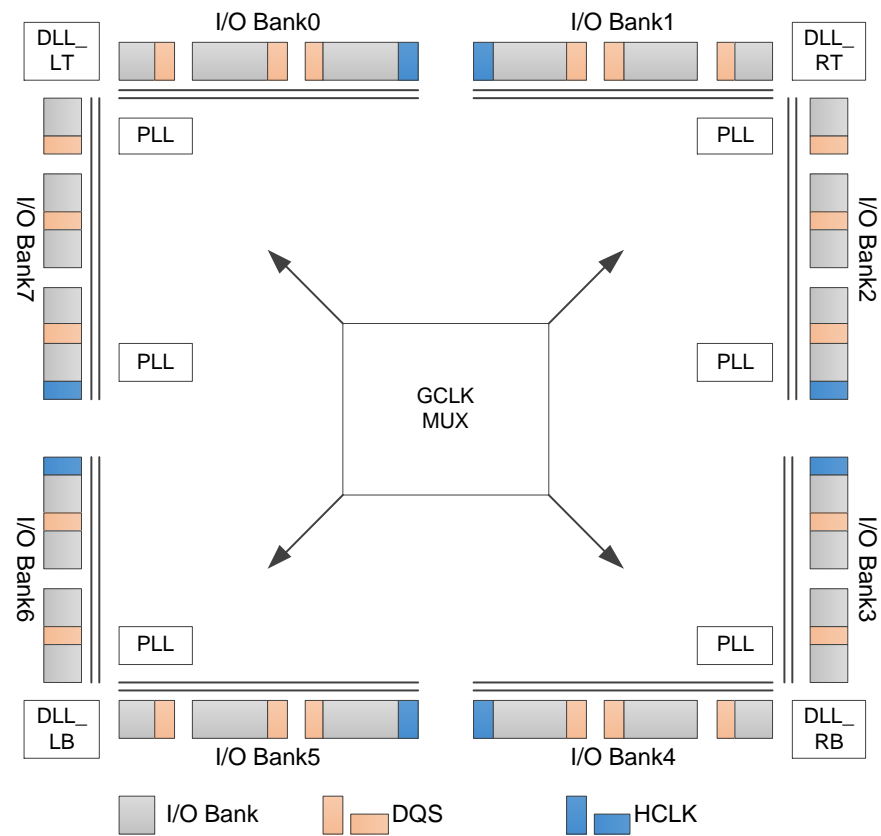
- 乘法器(multiplier)模式
- 乘法累加器(accumulator)模式
- 乘法求和累加器模式

关于 DSP 更多详细信息，可参考 [UG287, Gowin 数字信号处理器 \(DSP\)用户指南](#)。

## 3.7 时钟

时钟资源及布线对 FPGA 高性能的应用至关重要。GW2AR 系列 FPGA 产品提供了专用全局时钟网络(GCLK)，直接连接到器件的所有资源。除了 GCLK 资源，还提供了锁相环 (PLL)、高速时钟 HCLK 和 DDR 存储器接口数据脉冲时钟 DQS 等时钟资源。

图 3-34 GW2AR 时钟资源



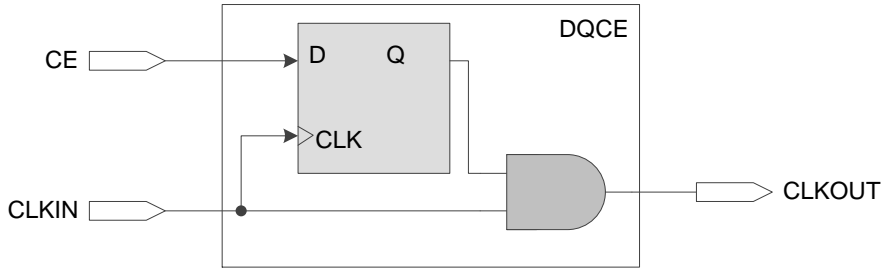
### 3.7.1 全局时钟网络

GCLK 在 GW2AR 产品中按象限分布，分为四个象限，每个象限提供 8 个 GCLK 网络。GCLK 的可选时钟源包括专用的时钟输入管脚和普通布线资源，使用专用的时钟输入管脚具有更好的时钟性能。



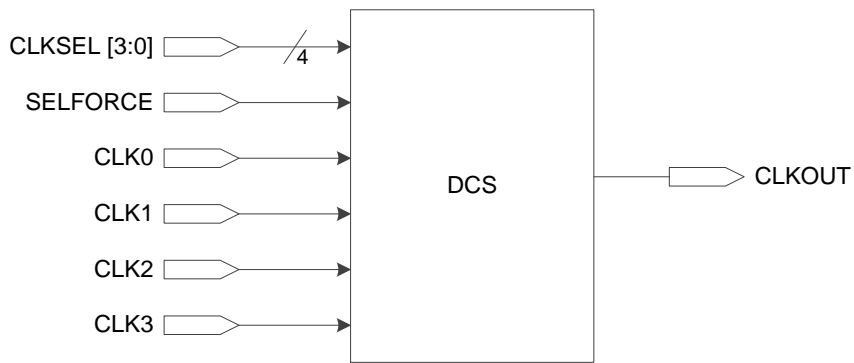
通过 DQCE(Dynamic Quadrant Clock Enable)可动态打开/关闭 GCLK0~GCLK5。关闭 GCLK0~GCLK5 时钟，GCLK0~GCLK5 驱动的内部逻辑不再翻转，从而降低了器件的总体功耗。

图 3-36 DQCE 结构示意图



每个象限的 GCLK6~GCLK7 由 DCS(Dynamic Clock Selector)控制，如图 3-37 所示，内部逻辑可以通过 CRU 在四个时钟输入之间动态选择，输出不带毛刺的时钟。

图 3-37 DCS 接口示意图

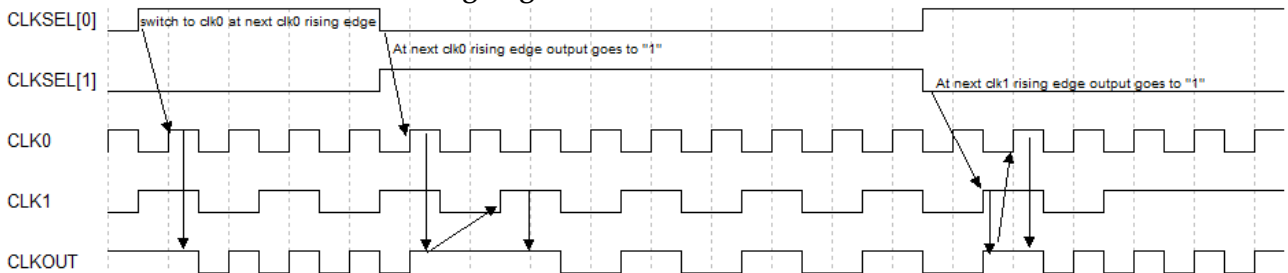


DCS 可以配置为以下几种模式：

**DCS rising edge 模式**

即在当前选择时钟的上升沿后转入常量 1，在新选择时钟的上升沿后转入新时钟，如图 3-38 所示。

图 3-38 DCS Rising Edge 模式下的时序示意图

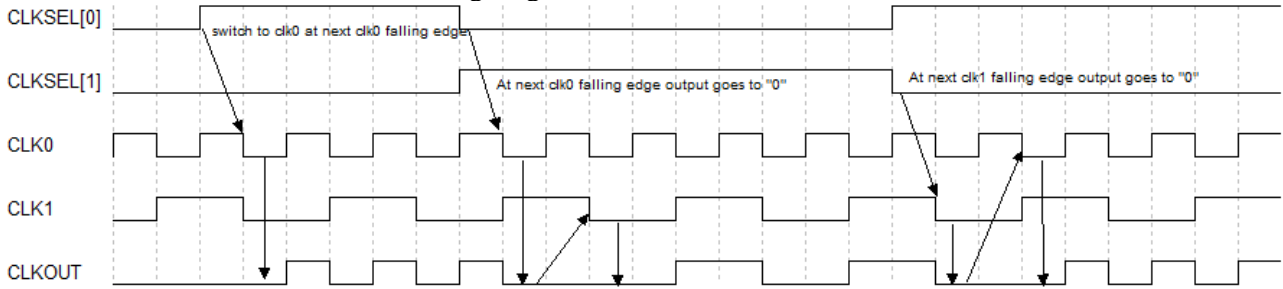


**DCS falling edge 模式**

即在当前选择时钟的下降沿后转入常量 0，在新选择时钟的下降沿后转

入新时钟，如图 3-39 所示。

图 3-39 DCS Falling Edge 模式下的时序示意图



### Clock Buffer 模式

此模式下，DCS 简化为普通的 Clock buffer。

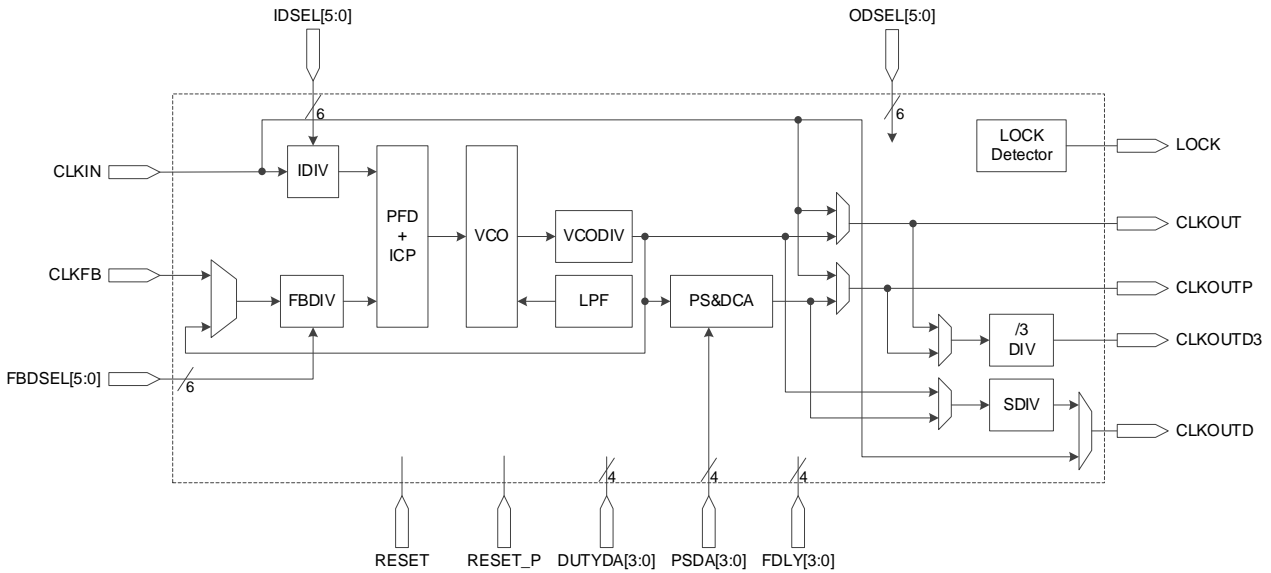
## 3.7.2 锁相环

锁相环路是一种反馈控制电路，简称锁相环 (PLL, Phase-Locked Loop)。利用外部输入的参考时钟信号控制环路内部振荡信号的频率和相位。

GW2AR 产品的 PLL 模块能够提供可以综合的时钟频率，通过配置不同的参数可以进行时钟的频率调整(倍频和分频)、相位调整、占空比调整等功能。

PLL 模块的结构框图如图 3-40 所示。

图 3-40 PLL 示意图



PLL 端口定义如表 3-11 所示。

**表 3-11 PLL 端口定义**

| 端口名称          | 信号 | 描述  |
|---------------|----|---|
| CLKIN [5: 0]  | 输入 | 参考时钟输入  |
| CLKFB         | 输入 | 反馈时钟输入  |
| RESET         | 输入 | PLL 全部复位  |
| RESET_P       | 输入 | PLL 关断 (Power Down) 信号                                  |
| IDSEL [5: 0]  | 输入 | 动态控制 IDIV 值, 范围 1~64                                    |
| FBDSEL [5: 0] | 输入 | 动态控制 FBDIV 值, 范围 1~64                                   |
| PSDA [3: 0]   | 输入 | 动态相位控制(上升沿有效)   |
| DUTYDA [3: 0] | 输入 | 动态占空比控制(下降沿有效)  |
| FDLY [3: 0]   | 输入 | CLKOUTP 动态延迟控制  |
| CLKOUT        | 输出 | 无相位和占空比调整的时钟输出  |
| CLKOUTP       | 输出 | 有相位和占空比调整的时钟输出  |
| CLKOUTD       | 输出 | 来自 CLKOUT 或 CLKOUTP 分频时钟 (由 SDIV 分频器控制)                 |
| CLKOUTD3      | 输出 | 来自 CLKOUT 或 CLKOUTP 的分频时钟 (由 DIV3 分频器控制, DIV3 分频值固定为 3) |
| LOCK          | 输出 | PLL 锁定指示; 1 表示锁定, 0 表示失锁                                |

PLL 的参考时钟信号可以通过外部 PLL 时钟管脚输入, 也可以是通过绕线过去的全局时钟信号、高速时钟信号或普通数据信号。PLL 的反馈信号可以是外部 PLL 反馈信号的管脚的输入, 也可以是通过绕线过去的全局时钟信号、高速时钟信号或普通数据信号。

GW2AR 系列 FPGA 产品的 PLL 性能请参考表 4-19 PLL 特性参数。

PLL 可对输入时钟 CLKIN 进行频率调整 (倍频和分频), 计算公式如下:

1.  $f_{\text{CLKOUT}} = (f_{\text{CLKIN}} * \text{FBDIV}) / \text{IDIV}$
2.  $f_{\text{VCO}} = f_{\text{CLKOUT}} * \text{ODIV}$
3.  $f_{\text{CLKOUTD}} = f_{\text{CLKOUT}} / \text{SDIV}$
4.  $f_{\text{PFD}} = f_{\text{CLKIN}} / \text{IDIV} = f_{\text{CLKOUT}} / \text{FBDIV}$

**注!**

- $f_{\text{CLKIN}}$  为输入时钟 CLKIN 频率。
- $f_{\text{CLKOUT}}$  为 CLKOUT 和 CLKOUTP 时钟频率。
- $f_{\text{CLKOUTD}}$  为 CLKOUTD 时钟频率, CLKOUTD 为 CLKOUT 分频后的时钟。
- $f_{\text{PFD}}$  为 PFD 鉴相频率,  $f_{\text{PFD}}$  最小值不小于 3MHz。

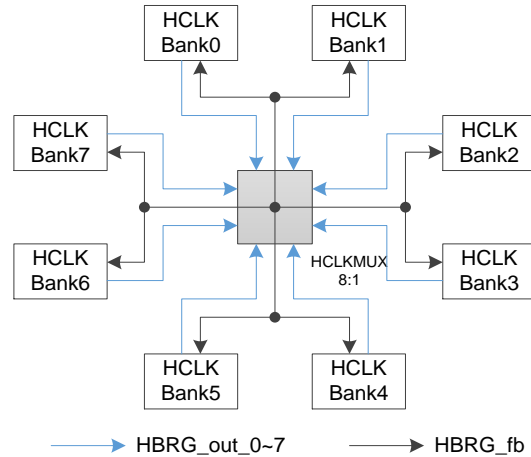
即可通过调整 IDIV、FBDIV、ODIV、SDIV 来得到期望频率的时钟信号。



### 3.7.3 高速时钟

GW2AR 系列 FPGA 产品的高速时钟 HCLK 可以支持 I/O 完成高性能数据传输，是专门针对源时钟同步的数据传输接口而设计的，如图 3-41 所示。

图 3-41 GW2AR HCLK 示意图



由图 3-41 可以看到，高速时钟 HCLK 的中间有一个 8:1 的 HCLKMUX 模块，HCLKMUX 能将任何一个 Bank 中的 HCLK 时钟信号送到其他任何一个 Bank 中，这使得 HCLK 的使用更加灵活。

HCLK 可以提供给用户使用的功能模块如下所示：

- DHCEN：动态的高速时钟使能模块，功能类似于 DQCE。可动态的打开/关闭高速时钟信号。
- CLKDIV/ CLKDIV2：高速时钟分频模块，每个 Bank 中有一个 CLKDIV。生成和输入时钟相位一致的分频时钟，用于 IO 逻辑工作模式中。
- DCS：动态的高速时钟选择器。
- DLLDLY：动态延迟调整模块，用于专用时钟管脚输入的时钟信号。

### 3.7.4 DDR 存储器接口时钟管理 DQS

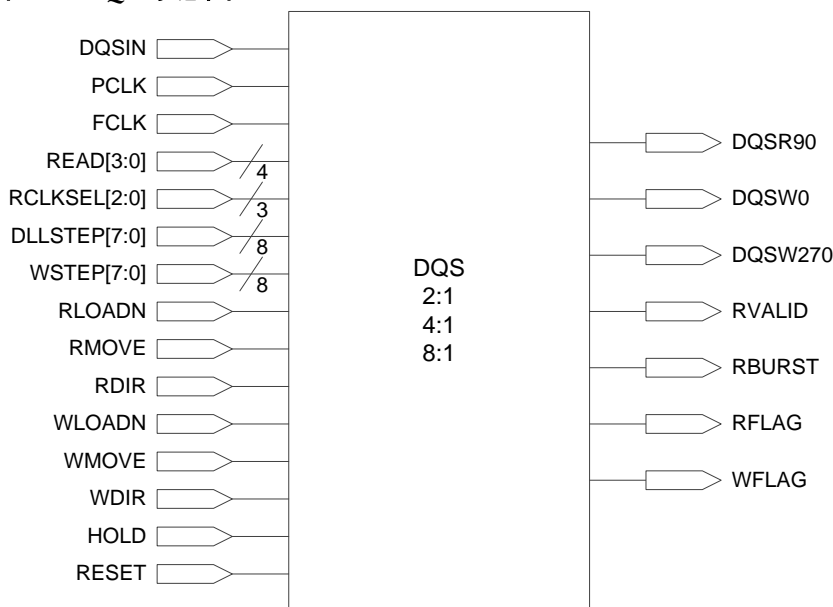
GW2AR 系列 FPGA 产品的 DQS 模块提供了如下的功能来支持 DDR 存储器接口的时钟需求：

- 接收 DQS 输入，整理波形并移动 1/4 相位
- 为输入缓存提供读/写指针
- 为内部逻辑提供数据有效信号
- 提供 DDR 输出时钟信号
- 支持 DDR3 写电压控制

DQS 模块有 3 种工作模式，用来满足不同的 IO 接口的需求，如图

3-42 所示。

图 3-42 DQS 示意图



### CDRCLKGEN

CDRCLKGEN 用来支持高速异步输入接口，如 SGMII。每个位置只有一个 DQS 和 CDRCLKGEN。

### CDRCLKDIV

时钟分频模块，功能与 HCLKDIV 类似。

## 3.8 长线

作为对 CRU 的有效补充，GW2AR 系列 FPGA 产品提供了灵活丰富的长线资源，适用于时钟、时钟使能、置复位或其它高扇出的信号。

## 3.9 全局复置位

GW2AR 系列 FPGA 产品中包含一个专用的全局复置位网络，直接连接到器件的内部逻辑，可用作异步复位或异步置位，CFU 和 I/O 中的寄存器均可以独立配置。

## 3.10 编程配置

GW2AR 系列 FPGA 产品支持 SRAM 编程，因此，每次上电后需要重新下载配置数据文件到器件中。当然，用户可以根据自身需求将配置数据文件保存在外部 Flash 中。上电后，GW2AR 器件从外部 Flash 中读取配置数据到 SRAM 中。

GW2AR 系列 FPGA 产品除了支持业界通用的 JTAG 配置模式外，还支持高云半导体特有的 GowinCONFIG 配置模式：SSPI、MSPI、SERIAL 和 CPU。详细资料请参考 [UG290, Gowin FPGA 产品编程配置手册](#)。

## 3.11 片内晶振

GW2AR 系列 FPGA 产品内嵌了一个片内晶振，编程过程中为 MSPI 编程模式提供时钟源，输出频率数据如表 3-12 所示。

表 3-12 片内晶振的输出频率选项

| 模式 | 频率                  | 模式 | 频率      | 模式 | 频率                  |
|----|---------------------|----|---------|----|---------------------|
| 0  | 2.5MHz <sup>1</sup> | 8  | 7.8MHz  | 16 | 15.6MHz             |
| 1  | 5.4MHz              | 9  | 8.3MHz  | 17 | 17.9MHz             |
| 2  | 5.7MHz              | 10 | 8.9MHz  | 18 | 21MHz               |
| 3  | 6.0MHz              | 11 | 9.6MHz  | 19 | 25MHz               |
| 4  | 6.3MHz              | 12 | 10.4MHz | 20 | 31.3MHz             |
| 5  | 6.6MHz              | 13 | 11.4MHz | 21 | 41.7MHz             |
| 6  | 6.9MHz              | 14 | 12.5MHz | 22 | 62.5MHz             |
| 7  | 7.4MHz              | 15 | 13.9MHz | 23 | 125MHz <sup>2</sup> |

注！

- [1]片内晶振默认输出频率为 2.5MHz。
- [2]125MHz 不适用于 MSPI 编程模式。

片内晶振还可以为用户设计提供时钟源，通过配置工作参数，可以获得多达 64 种时钟频率。输出时钟频率可以通过如下公式计算得到：

$$f_{\text{out}}=250\text{MHz}/\text{Param}。$$

其中除数 Param 为配置参数，范围为 2~128，只支持偶数。

# 4 电气特性

注!

- 建议在推荐的工作条件及工作范围内使用高云器件，超出工作条件及工作范围的数据仅供参考，高云半导体不保证所有器件都能在超出工作条件及工作范围的情况下正常工作。

## 4.1 工作条件

### 4.1.1 绝对最大范围

表 4-1 绝对最大范围

| 名称                   | 描述            | 最小值   | 最大值    |
|----------------------|---------------|-------|--------|
| V <sub>CC</sub>      | 核电压           | -0.5V | 1.1V   |
| V <sub>CCPLL</sub>   | 锁相环电压         | -0.5V | 1.1V   |
| V <sub>CCO</sub>     | I/O Bank 电源电压 | -0.5V | 3.75V  |
| V <sub>CCX</sub>     | 辅助电源电压        | -0.5V | 3.75V  |
| Storage Temperature  | 储存温度          | -65°C | +150°C |
| Junction Temperature | 结温            | -40°C | +125°C |

### 4.1.2 推荐工作范围

表 4-2 推荐工作范围

| 名称                   | 描述   | 最小值   | 最大值    |
|----------------------|--|-------|--------|
| V <sub>CC</sub>      | 核电压  | 0.95V | 1.05V  |
| V <sub>CCPLLx</sub>  | 左边锁相环供电电压  | 0.95V | 1.05V  |
| V <sub>CCPLLrx</sub> | 右边锁相环供电电压  | 0.95V | 1.05V  |
| V <sub>CCOx</sub>    | I/O Bank 电源电压  | 1.14V | 3.6V   |
| V <sub>CCX</sub>     | 辅助电压   | 2.7V  | 3.6V   |
| T <sub>JCOM</sub>    | 结温(商业级)<br>Junction temperature Commercial operation | 0°C   | +85°C  |
| T <sub>JIND</sub>    | 结温(工业级)<br>Junction temperature Industrial operation | -40°C | +100°C |

注!

不同封装的器件供电电压详细信息请参考 [UG115, GW2AR-18 器件 Pinout 手册](#)。

### 4.1.3 电源上升斜率

表 4-3 电源上升斜率

| 名称                | 描述   | 最小值      | 典型值 | 最大值     |
|-------------------|--|----------|-----|---------|
| T <sub>RAMP</sub> | 电源电压上升斜率<br>(Power supply ramp rates for all power supplies) | 0.1mV/μs | -   | 10mV/μs |

### 4.1.4 热插拔特性

表 4-4 热插拔特性

| 名称              | 描述                                      | 条件                                       | I/O 类型              | 最大值   |
|-----------------|---|--|---------------------|-------|
| I <sub>HS</sub> | 输入漏电流<br>(Input or I/O leakage current) | 0<V <sub>IN</sub> <V <sub>IH</sub> (MAX) | I/O                 | 150uA |
| I <sub>HS</sub> | 输入漏电流<br>(Input or I/O leakage current) | 0<V <sub>IN</sub> <V <sub>IH</sub> (MAX) | TDI,TDO,<br>TMS,TCK | 120uA |

### 4.1.5 POR 特性

表 4-5 POR 电压标准

| 名称      | 描述  | 名称    | 最小值   | 最大值   |
|---------|---|-------|-------|-------|
| POR 电压值 | 上电复位触发电平<br>Power on reset voltage of Vcc | VCC   | 0.7V  | 0.88V |
|         |   | VCCX  | 2.1V  | 2.6V  |
|         |   | VCCIO | 0.85V | 0.98V |

## 4.2 ESD 性能

表 4-6 GW2AR ESD - HBM

| 器件                   | GW2AR-18   |
|----------------------|------------|
| LQ144                | HBM>1,000V |
| EQ144/EQ144P/EQ144PF | HBM>1,000V |
| QN88/QN88P/QN88PF    | HBM>1,000V |
| LQ176                | HBM>1,000V |
| EQ176                | HBM>1,000V |
| PG256S               | HBM>1,000V |

表 4-7 GW2AR ESD - CDM

| 器件                   | GW2AR-18 |
|----------------------|----------|
| LQ144                | CDM>500V |
| EQ144/EQ144P/EQ144PF | CDM>500V |
| QN88/QN88P/QN88PF    | CDM>500V |
| LQ176                | CDM>500V |
| EQ176                | CDM>500V |
| PG256S               | CDM>500V |

## 4.3 DC 电气特性

### 4.3.1 推荐工作范围 DC 电气特性

表 4-8 推荐工作范围内 DC 电气特性

| 名称                                | 描述   | 条件   | 最小值                   | 典型值   | 最大值                   |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------|-------|-----------------------|
| I <sub>IL</sub> , I <sub>IH</sub> | I/O 输入漏电流(Input or I/O leakage)                    | V <sub>CC0</sub> <V <sub>IN</sub> <V <sub>IH</sub> (MAX) | -                     | -     | 210μA                 |
|                                   |  | 0V<V <sub>IN</sub> <V <sub>CC0</sub>                     | -                     | -     | 10μA                  |
| I <sub>PU</sub>                   | I/O 上拉电流<br>(I/O Active Pull-up Current)           | 0<V <sub>IN</sub> <0.7V <sub>CC0</sub>                   | -30μA                 | -     | -150μA                |
| I <sub>PD</sub>                   | I/O 下拉电流<br>(I/O Active Pull-down Current)         | V <sub>IL</sub> (MAX)<V <sub>IN</sub> <V <sub>CC0</sub>  | 30μA                  | -     | 150μA                 |
| I <sub>BHLS</sub>                 | 总线保持低电平时持续电流<br>(Bus Hold Low Sustaining Current)  | V <sub>IN</sub> =V <sub>IL</sub> (MAX)                   | 30μA                  | -     | -                     |
| I <sub>BHHS</sub>                 | 总线保持高电平时持续电流<br>(Bus Hold High Sustaining Current) | V <sub>IN</sub> =0.7V <sub>CC0</sub>                     | -30μA                 | -     | -                     |
| I <sub>BHLO</sub>                 | 总线保持低电平时过载电流<br>(Bus Hold Low Overdrive Current)   | 0≤V <sub>IN</sub> ≤V <sub>CC0</sub>                      | -                     | -     | 150μA                 |
| I <sub>BHHO</sub>                 | 总线保持高电平时过载电流<br>(Bus Hold High Overdrive Current)  | 0≤V <sub>IN</sub> ≤V <sub>CC0</sub>                      | -                     | -     | -150μA                |
| V <sub>BHT</sub>                  | 总线保持触发点时电压<br>(Bus hold trip points)               | -  | V <sub>IL</sub> (MAX) | -     | V <sub>IH</sub> (MIN) |
| C1                                | I/O 电容<br>(I/O Capacitance)                        | -  | -                     | 5pF   | 8pF                   |
| V <sub>HYST</sub>                 | 输入迟滞(Hysteresis for Schmitt Trigger inputs)        | V <sub>CC0</sub> =3.3V, Hysteresis=L2H                   | -                     | 240mV | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =2.5V, Hysteresis=L2H                   | -                     | 140mV | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =1.8V, Hysteresis=L2H                   | -                     | 65mV  | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =1.5V, Hysteresis=L2H                   | -                     | 30mV  | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =3.3V, Hysteresis=H2L                   | -                     | 200mV | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =2.5V, Hysteresis=H2L                   | -                     | 130mV | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =1.8V, Hysteresis=H2L                   | -                     | 60mV  | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =1.5V, Hysteresis=H2L                   | -                     | 40mV  | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =3.3V, Hysteresis=High                  | -                     | 440mV | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =2.5V, Hysteresis=High                  | -                     | 270mV | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =1.8V, Hysteresis=High                  | -                     | 125mV | -                     |
|                                   |  | V <sub>CC0</sub> =1.5V, Hysteresis=High                  | -                     | 70mV  | -                     |

## 4.3.2 静态电流

表 4-9 静态电流

| 名称                              | 描述                                    | 器件                     | 典型值   |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| I <sub>CC</sub> <sup>(1)</sup>  | Core 电源电流                             | GW2A-55 <sup>(2)</sup> | 150mA |
|                                 |                                       | GW2A-18                | 70mA  |
| I <sub>CCX</sub> <sup>(2)</sup> | V <sub>CCX</sub> 电源电流                 | GW2A-55                | 35mA  |
|                                 |                                       | GW2A-18                | 15mA  |
| I <sub>CCO</sub>                | I/O Bank 电源电流(V <sub>CCO</sub> =3.3V) | GW2A-55                | <2mA  |
|                                 |                                       | GW2A-18                | <2mA  |

注!

- [1]测试条件为: VCC=1V, 室温, 速度等级-8。
- [2]测试条件为: VCCX=3.3V。

### 4.3.3 I/O 推荐工作条件

表 4-10 I/O 推荐工作条件

| 名称         | 输出对应的 $V_{CCO}(V)$ |       |       | 输入对应的 $V_{REF}(V)$ |      |       |
|------------|--------------------|-------|-------|--------------------|------|-------|
|            | 最小值                | 典型值   | 最大值   | 最小值                | 典型值  | 最大值   |
| LVTTL33    | 3.135              | 3.3   | 3.6   | -                  | -    | -     |
| LVCMOS33   | 3.135              | 3.3   | 3.6   | -                  | -    | -     |
| LVCMOS25   | 2.375              | 2.5   | 2.625 | -                  | -    | -     |
| LVCMOS18   | 1.71               | 1.8   | 1.89  | -                  | -    | -     |
| LVCMOS15   | 1.425              | 1.5   | 1.575 | -                  | -    | -     |
| LVCMOS12   | 1.14               | 1.2   | 1.26  | -                  | -    | -     |
| SSTL15     | 1.425              | 1.5   | 1.575 | 0.68               | 0.75 | 0.9   |
| SSTL18_I   | 1.71               | 1.8   | 1.89  | 0.833              | 0.9  | 0.969 |
| SSTL18_II  | 1.71               | 1.8   | 1.89  | 0.833              | 0.9  | 0.969 |
| SSTL25_I   | 2.375              | 2.5   | 2.645 | 1.15               | 1.25 | 1.35  |
| SSTL25_II  | 2.375              | 2.5   | 2.645 | 1.15               | 1.25 | 1.35  |
| SSTL33_I   | 3.135              | 3.3   | 3.6   | 1.3                | 1.5  | 1.7   |
| SSTL33_II  | 3.135              | 3.3   | 3.6   | 1.3                | 1.5  | 1     |
| HSTL18_I   | 1.71               | 1.8   | 1.89  | 0.816              | 0.9  | 1.08  |
| HSTL18_II  | 1.71               | 1.8   | 1.89  | 0.816              | 0.9  | 1.08  |
| HSTL15     | 1.425              | 1.5   | 1.575 | 0.68               | 0.75 | 0.9   |
| PCI33      | 3.135              | 3.3   | 3.6   | -                  | -    | -     |
| LVPECL33E  | 3.135              | 3.3   | 3.6   | -                  | -    | -     |
| MLVDS25E   | 2.375              | 2.5   | 2.625 | -                  | -    | -     |
| BLVDS25E   | 2.375              | 2.5   | 2.625 | -                  | -    | -     |
| RSDS25E    | 2.375              | 2.5   | 2.625 | -                  | -    | -     |
| LVDS25E    | 2.375              | 2.5   | 2.625 | -                  | -    | -     |
| SSTL15D    | 1.425              | 1.5   | 1.575 | -                  | -    | -     |
| SSTL18D_I  | 1.71               | 1.8   | 1.89  | -                  | -    | -     |
| SSTL18D_II | 1.71               | 1.8   | 1.89  | -                  | -    | -     |
| SSTL25D_I  | 2.375              | 2.5   | 2.625 | -                  | -    | -     |
| SSTL25D_II | 2.375              | 2.5   | 2.625 | -                  | -    | -     |
| SSTL33D_I  | 3.135              | 3.3   | 3.6   | -                  | -    | -     |
| SSTL33D_II | 3.135              | 3.3   | 3.6   | -                  | -    | -     |
| HSTL15D    | 1.425              | 1.575 | 1.89  | -                  | -    | -     |
| HSTL18D_I  | 1.71               | 1.8   | 1.89  | -                  | -    | -     |
| HSTL18D_II | 1.71               | 1.8   | 1.89  | -                  | -    | -     |



## 4.3.4 单端 I/O DC 电气特性

表 4-11 单端 I/O DC 电气特性

| 名称                   | V <sub>IL</sub> |                          | V <sub>IH</sub>          |      | V <sub>OL</sub><br>(Max) | V <sub>OH</sub><br>(Min) | I <sub>OL</sub> <sup>[1]</sup><br>(mA) | I <sub>OH</sub> <sup>[1]</sup><br>(mA) |
|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--|--|
|                      | Min             | Max                      | Min                      | Max  |                          |                          |  |  |
| LVCMOS33<br>LVTTTL33 | -0.3V           | 0.8V                     | 2.0V                     | 3.6V | 0.4V                     | V <sub>CCO</sub> -0.4V   | 4                                      | -4                                     |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 8                                      | -8                                     |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 12                                     | -12                                    |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 16                                     | -16                                    |
|                      |                 |                          |                          |      | 0.2V                     | V <sub>CCO</sub> -0.2V   | 0.1                                    | -0.1                                   |
| LVCMOS25             | -0.3V           | 0.7V                     | 1.7V                     | 3.6V | 0.4V                     | V <sub>CCO</sub> -0.4V   | 4                                      | -4                                     |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 8                                      | -8                                     |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 12                                     | -12                                    |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 16                                     | -16                                    |
|                      |                 |                          |                          |      | 0.2V                     | V <sub>CCO</sub> -0.2V   | 0.1                                    | -0.1                                   |
| LVCMOS18             | -0.3V           | 0.35 x V <sub>CCO</sub>  | 0.65 x V <sub>CCO</sub>  | 3.6V | 0.4V                     | V <sub>CCO</sub> -0.4V   | 4                                      | -4                                     |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 8                                      | -8                                     |
|                      |                 |                          |                          |      | 0.2V                     | V <sub>CCO</sub> -0.2V   | 0.1                                    | -0.1                                   |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 12                                     | -12                                    |
| LVCMOS15             | -0.3V           | 0.35 x V <sub>CCO</sub>  | 0.65 x V <sub>CCO</sub>  | 3.6V | 0.4V                     | V <sub>CCO</sub> -0.4V   | 4                                      | -4                                     |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 8                                      | -8                                     |
|                      |                 |                          |                          |      | 0.2V                     | V <sub>CCO</sub> -0.2V   | 0.1                                    | -0.1                                   |
| LVCMOS12             | -0.3V           | 0.35 x V <sub>CCO</sub>  | 0.65 x V <sub>CCO</sub>  | 3.6V | 0.4V                     | V <sub>CCO</sub> -0.4V   | 2                                      | -2                                     |
|                      |                 |                          |                          |      |                          |                          | 4                                      | -4                                     |
|                      |                 |                          |                          |      | 0.2V                     | V <sub>CCO</sub> -0.2V   | 0.1                                    | -0.1                                   |
| PCI33                | -0.3V           | 0.3 x V <sub>CCO</sub>   | 0.5 x V <sub>CCO</sub>   | 3.6V | 0.1 x V <sub>CCO</sub>   | 0.9 x V <sub>CCO</sub>   | 1.5                                    | -0.5                                   |
| SSTL33_I             | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.2V   | V <sub>REF</sub> +0.2V   | 3.6V | 0.7                      | V <sub>CCO</sub> -1.1V   | 8                                      | -8                                     |
| SSTL25_I             | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.18V  | V <sub>REF</sub> +0.18V  | 3.6V | 0.54V                    | V <sub>CCO</sub> -0.62V  | 8                                      | -8                                     |
| SSTL25_II            | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.18V  | V <sub>REF</sub> +0.18V  | 3.6V | NA                       | NA                       | NA                                     | NA                                     |
| SSTL18_II            | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.125V | V <sub>REF</sub> +0.125V | 3.6V | NA                       | NA                       | NA                                     | NA                                     |
| SSTL18_I             | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.125V | V <sub>REF</sub> +0.125V | 3.6V | 0.40V                    | V <sub>CCO</sub> -0.40V  | 8                                      | -8                                     |
| SSTL15               | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.1V   | V <sub>REF</sub> +0.1V   | 3.6V | 0.40V                    | V <sub>CCO</sub> -0.40V  | 8                                      | -8                                     |
| HSTL18_I             | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.1V   | V <sub>REF</sub> +0.1V   | 3.6V | 0.40V                    | V <sub>CCO</sub> -0.40V  | 8                                      | -8                                     |
| HSTL18_II            | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.1V   | V <sub>REF</sub> +0.1V   | 3.6V | NA                       | NA                       | NA                                     | NA                                     |
| HSTL15_I             | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.1V   | V <sub>REF</sub> +0.1V   | 3.6V | 0.40V                    | V <sub>CCO</sub> -0.40V  | 8                                      | -8                                     |
| HSTL15_II            | -0.3V           | V <sub>REF</sub> -0.1V   | V <sub>REF</sub> +0.1V   | 3.6V | NA                       | NA                       | NA                                     | NA                                     |

注!

- 同一个 Bank 所有 IO 的总的 DC 电流限制(包括 source 和 sink): 同一个 Bank 所有 IO 的总电流不能大于  $n \cdot 8\text{mA}$ ,  $n$  表示该 Bank 被引出的 IO 数量。

### 4.3.5 差分 I/O DC 电气特性

表 4-12 差分 I/O DC 电气特性  
LVDS

| 名称                 | 描述  | 测试条件                                 | 最小        | 典型  | 最大        | 单位            |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|---------------|
| $V_{INA}, V_{INB}$ | 输入电压(Input Voltage)                                   | -                                    | 0         | -   | 2.4       | V             |
| $V_{CM}$           | 共模输入电压 (Input Common Mode Voltage)                    | -                                    | 0.05      | -   | 2.35      | V             |
| $V_{THD}$          | 差分输入门限(Differential Input Threshold)                  | 输入最小幅度                               | $\pm 100$ | -   | $\pm 600$ | mV            |
| $I_{IN}$           | 输入电流(Input Current)                                   | Power On or Power Off                | -         | -   | $\pm 10$  | $\mu\text{A}$ |
| $V_{OH}$           | 输出高电平(Output High Voltage for $V_{OP}$ or $V_{OM}$ )  | $R_T = 100\Omega$                    | -         | -   | 1.6       | V             |
| $V_{OL}$           | 输出低电平(Output Low Voltage for $V_{OP}$ or $V_{OM}$ )   | $R_T = 100\Omega$                    | 0.9       | -   | -         | V             |
| $V_{OD}$           | 差模输出电压(Output Voltage Differential)                   | $(V_{OP} - V_{OM}), R_T=100\Omega$   | 250       | 350 | 450       | mV            |
| $\Delta V_{OD}$    | 差模输出电压的变化范围 (Change in $V_{OD}$ Between High and Low) | -                                    | -         | -   | 50        | mV            |
| $V_{OS}$           | 输出零漂(Output Voltage Offset)                           | $(V_{OP} + V_{OM})/2, R_T=100\Omega$ | 1.125     | 1.2 | 1.375     | V             |
| $\Delta V_{OS}$    | 输出零漂变化(Change in $V_{OS}$ Between High and Low)       | -                                    | -         | -   | 50        | mV            |
| $I_S$              | 短路电流  | $V_{OD} = 0\text{V}$ 两路输出短接          | -         | -   | 15        | mA            |

## 4.4 AC 开关特性

### 4.4.1 CFU 开关特性

表 4-13 CFU 时序参数

| 名称              | 描述  | 速度等级 |       | 单位 |
|-----------------|---|------|-------|----|
|                 |   | Min  | Max   |    |
| $t_{LUT4\_CFU}$ | LUT4 延迟(LUT4 delay)                         | -    | 0.337 | ns |
| $t_{LUT5\_CFU}$ | LUT5 延迟(LUT5 delay)                         | -    | 0.694 | ns |
| $t_{LUT6\_CFU}$ | LUT6 延迟(LUT6 delay)                         | -    | 1.005 | ns |
| $t_{LUT7\_CFU}$ | LUT7 延迟(LUT7 delay)                         | -    | 1.316 | ns |
| $t_{LUT8\_CFU}$ | LUT8 延迟(LUT8 delay)                         | -    | 1.627 | ns |
| $t_{SR\_CFU}$   | 置位/复位到寄存器输出时间(Set/Reset to Register output) | -    | 0.93  | ns |
| $t_{CO\_CFU}$   | 时钟到寄存器输出时间(Clock to Register output)        | -    | 0.38  | ns |

### 4.4.2 BSRAM 开关特性

表 4-14 BSRAM 时序参数

| 名称                | 描述  | 速度等级 |      | 单位 |
|-------------------|---|------|------|----|
|                   |   | Min  | Max  |    |
| $t_{COAD\_BSRAM}$ | 时钟到读地址/数据输出时间(Clock to output from read address/data) | -    | 2.55 | ns |
| $t_{COOR\_BSRAM}$ | 时钟到寄存器输出时间(Clock to output from output register)      | -    | 0.28 | ns |

### 4.4.3 DSP 开关特性

表 4-15 DSP 时序参数

| 名称              | 描述  | 速度等级 |      | 单位 |
|-----------------|---|------|------|----|
|                 |   | Min  | Max  |    |
| $t_{COIR\_DSP}$ | 时钟到输入寄存器的时间(Clock to output from input register)    | -    | 2.40 | ns |
| $t_{COPR\_DSP}$ | 时钟到流水寄存器的时间(Clock to output from pipeline register) | -    | 1.20 | ns |
| $t_{COOR\_DSP}$ | 时钟到输出寄存器的时间(Clock to output from output register)   | -    | 0.42 | ns |

### 4.4.4 Gearbox 开关特性

表 4-16 Gearbox 时序参数

TBD

## 4.4.5 时钟和 I/O 开关特性

表 4-17 外部开关特性

| 名称                               | 说明                           | 器件           | -8  |      | -7  |      | 单位 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|-----|------|----|
|                                  |                              |              | Min | Max  | Min | Max  |    |
| Pin-LUT-Pin Delay <sup>(1)</sup> | Pin(IOxA) to Pin(IOxB) delay | GW2A(2AR)-18 | -   | 3.83 | -   | 4.59 | ns |
| T <sub>HCLKdly</sub>             | HCLK tree delay              | GW2A(2AR)-18 | -   | 0.82 | -   | 0.98 | ns |
| T <sub>GCLKdly</sub>             | GCLK tree delay              | GW2A(2AR)-18 | -   | 1.77 | -   | 2.12 | ns |

注！

测试条件为：VCCIO=3.3V，VCCX=3.3V。

## 4.4.6 片内晶振开关特性

表 4-18 片内晶振特性参数

| 名称                 | 说明                    | 最小值       | 典型值       | 最大值       |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| f <sub>MAX</sub>   | 晶振输出频率(0 to+ 85°C)    | 106.25MHz | 125MHz    | 143.75MHz |
|                    | 晶振输出频率(-40 to +100°C) | 100MHz    | 125MHz    | 150MHz    |
| t <sub>DT</sub>    | 输出时钟 Duty Cycle       | 43%       | 50%       | 57%       |
| t <sub>OPJIT</sub> | 输出时钟 Period Jitter    | 0.01UIPP  | 0.012UIPP | 0.02UIPP  |

## 4.4.7 锁相环开关特性

表 4-19 PLL 特性参数

| 器件       | 速度等级                 | 名称     | 最小值         | 最大值     |
|----------|----------------------|--------|-------------|---------|
| GW2AR-18 | C9/I8<br>C8/I7<br>A6 | CLKIN  | 3MHZ        | 500MHZ  |
|          |                      | PFD    | 3MHZ        | 500MHZ  |
|          |                      | VCO    | 500MHZ      | 1250MHZ |
|          |                      | CLKOUT | 3.90625 MHZ | 625 MHZ |
|          | C7/I6                | CLKIN  | 3MHZ        | 400MHZ  |
|          |                      | PFD    | 3MHZ        | 400MHZ  |
|          |                      | VCO    | 400MHZ      | 1000MHZ |
|          |                      | CLKOUT | 3.125MHZ    | 500MHZ  |

## 4.5 编程接口时序标准

GW2AR 系列 FPGA 产品 GowinCONFIG 配置模式包括：MSPI 模式、SSPI 模式、CPU 模式、SERIAL 模式，详细资料请参考 [UG290, Gowin FPGA 产品编程配置手册](#)。

# 5 器件订货信息

## 5.1 器件命名

注!

- 关于器件详细的封装类型及管脚数量信息，请参考 [2.2 产品信息列表](#)。
- 相同速度等级的小蜜蜂®(LittleBee®)家族器件和晨熙®家族器件速度不同。
- 高云器件速度等级采用双标标识，如 C9/I8，C8/I7 等。芯片筛选采用的是工业级标准，所以同一芯片可以同时满足满足工业应用(I)和商业应用(C)。工业级最高温度 100℃，商业级最高温度 85℃，所以同一芯片如在商业级应用中满足速度等级 8，在工业级应用中速度等级则为 7。

图 5-1 器件命名方法 - ES

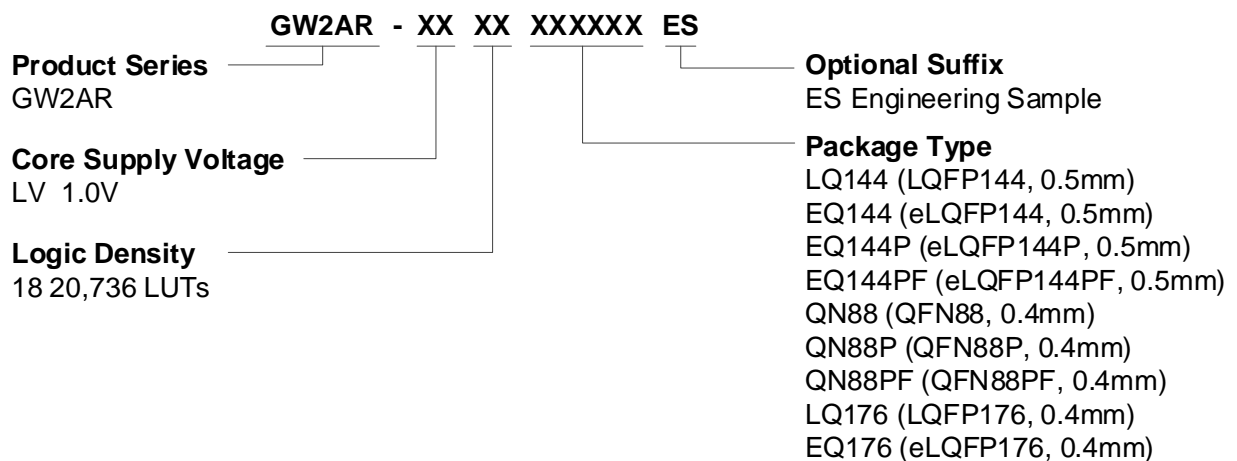
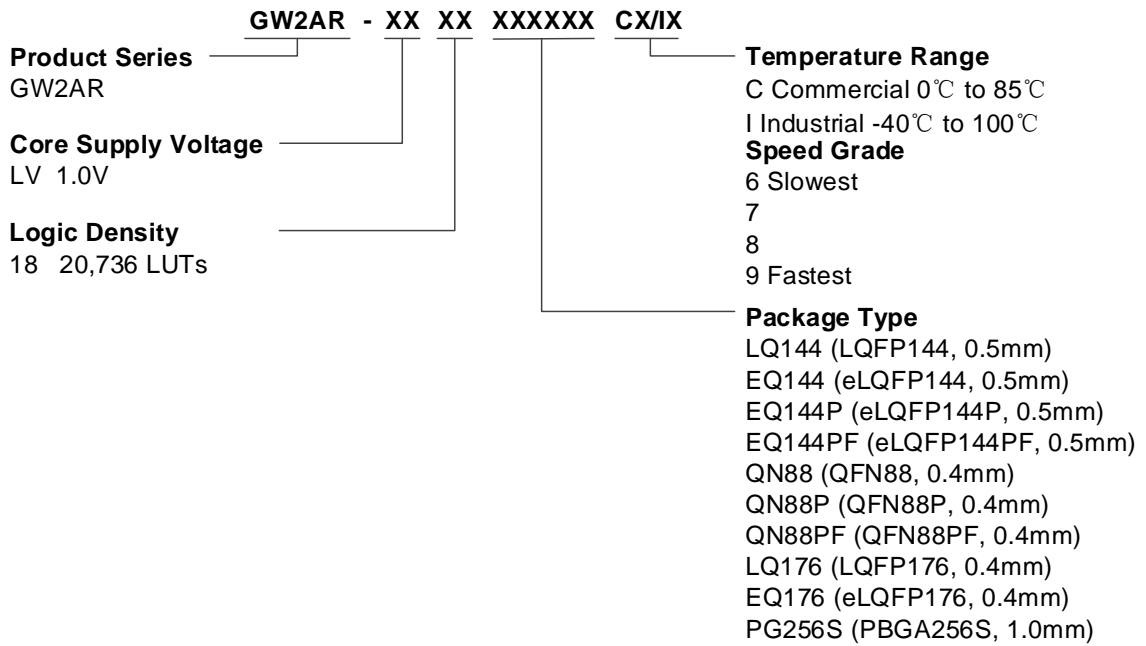


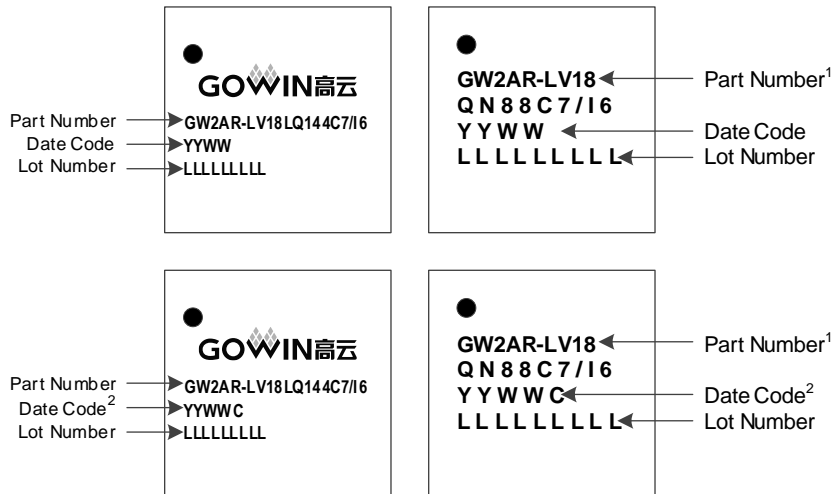
图 5-2 器件命名方法 - Production



## 5.2 器件封装标识示例

高云半导体产品在芯片表面印制了器件信息，示例如图 5-3 所示。

图 5-3 器件封装标识示例



注！

- [1]上图右图中第一行与第二行均为“Part Number”。
- [2] C 版本器件的 Date Code 后增加一位版本标识“C”。

